#### (19) **日本国特許庁(JP)**

# (12) 特 許 公 報(B2)

(11)特許番号

特許第6746062号 (P6746062)

(45) 発行日 令和2年8月26日 (2020.8.26)

(24) 登録日 令和2年8月7日(2020.8.7)

(51) Int.Cl.			F 1		
HO1M	2/16	(2006.01)	HO1M	2/16	L
HO1B	1/06	(2006.01)	HO1B	1/06	A
HO1M	10/0562	(2010.01)	HO1M	10/0562	
HO1M	10/058	(2010.01)	HO1M	10/058	
HO1M	4/40	(2006.01)	HO1M	2/16	P

請求項の数 16 (全 35 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2016-552959 (P2016-552959)
(86) (22) 出願日 平成27年2月18日 (2015. 2. 18)
(65) 公表番号 特表2017-506420 (P2017-506420A)
(43) 公表日 平成29年3月2日 (2017. 3. 2)
(86) 国際出願番号 PCT/US2015/016281
(87) 国際公開番号 W02015/126885

(87) 国際公開日 平成27年8月27日 (2015. 8. 27) 審査請求日 平成30年2月15日 (2018. 2. 15)

(31) 優先権主張番号 61/941,734

(32) 優先日 平成26年2月19日 (2014.2.19)

(33) 優先権主張国・地域又は機関 米国(US)

(31) 優先権主張番号 61/941,546

(32) 優先日 平成26年2月19日 (2014.2.19)

(33) 優先権主張国・地域又は機関 米国(US) ||(73)特許権者 500287732

シオン・パワー・コーポレーション アメリカ合衆国85756、アリゾナ州、 ツーソン、イースト・エルビラ・ロード

2900

(74) 代理人 100100158

弁理士 鮫島 睦

(74)代理人 100103115

アメリカ合衆国85743アリゾナ州ツー

ソン、ヌエバ・ビスタ6693番

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】電解質抑制イオン伝導体を使用する電極保護

#### (57)【特許請求の範囲】

## 【請求項1】

電気活性材料としてのリチウムを含む第1電極;

第2電極;および

該第1電極および第2電極の間に配置された複合体;

#### を含み、

該複合体が、

5 μ m 以下の平均細孔径を有する細孔を含むセパレータ;および 表面プラズマ処理された該セパレータに接合したイオン伝導体層;

## を含み、

該セパレータが、少なくとも 1 0  $^4$  [ ・m]のバルク電気抵抗率を有し、 該イオン伝導体層が、少なくとも 1 0  $^{-6}$  [S/cm]のリチウムイオン伝導率を有し

該イオン伝導体層が、0.1~20重量%の酸化物含有量を有するリチウムオキシスルフィドを含み、および/または該イオン伝導体層が、0.001:1~1.5:1の硫黄原子に対する酸素原子の原子比(O:S)を有するリチウムオキシスルフィドを含む、電気化学電池。

#### 【請求項2】

前記イオン伝導体層が、0.01:1~0.25:1の硫黄原子に対する酸素原子の原子比(O:S)を有するリチウムオキシスルフィドを含む、請求項1記載の電気化学電池

## 【請求項3】

前記リチウムオキシスルフィドを含むイオン伝導体層が、複数のイオン伝導体層を含む 多層構造体の一部である、請求項 1 記載の電気化学電池。

## 【請求項4】

前記セパレータが、少なくとも 1 0  $^{1}$  0 [ ・m ] の バルク電気抵抗率を有する、請求項 1 記載の電気化学電池。

## 【請求項5】

前記セパレータが、固体の、ポリマーセパレータである、請求項1記載の電気化学電池

10

# 【請求項6】

前記セパレータが、ポリマーバインダーと、セラミックまたはガラス質セラミック材料 を含む充填剤との混合物を含む固体である、請求項 1 記載の電気化学電池。

#### 【請求項7】

前記リチウムオキシスルフィドが、式:

 $x(yLi_2S+zLi_2O)+MS_2$ 

(式中、Mは、Si、Ge、またはSnであり、y+z=1であり、xは0.5~3の範囲である)

を有する、請求項1記載の電気化学電池。

## 【請求項8】

20

前記イオン伝導体層が、前記イオン伝導体層用無機材料の 5 ~ 3 0 重量%のガラス形成添加剤を含み、該ガラス形成添加剤が S i O  $_2$  、 L i  $_2$  S i O  $_3$  、 L i  $_4$  S i O  $_4$  、 L i  $_3$  P O  $_4$  、 L i P S  $_3$  、 B  $_2$  O  $_3$  および B  $_2$  S  $_3$  から成る群から選択される、請求項 1 記載の電気化学電池。

#### 【請求項9】

前記イオン伝導体層が、1つ以上のリチウム塩を含む、請求項1記載の電気化学電池。

#### 【請求項10】

前記1つ以上のリチウム塩を、10~50モル%の範囲で、前記イオン伝導体層用無機材料に加える、請求項9記載の電気化学電池。

# 【請求項11】

30

前記複合体が、25 でのリチウムイオン伝導率少なくとも10<sup>5</sup> [S/cm]を有する、請求項1記載の電気化学電池。

#### 【請求項12】

前記セパレータの平均細孔径に対する前記イオン伝導体層の厚さの比(イオン伝導体層の厚さ:セパレータの平均細孔径)が、少なくとも1.1:1である、請求項1記載の電気化学電池。

## 【請求項13】

前記セパレータおよび前記イオン伝導体層の間の接着強度が、少なくとも350N/mである、請求項1記載の電気化学電池。

# 【請求項14】

40

前記セパレータおよび前記イオン伝導体層の間の接着強度が、ASTM D335902規格に準拠するテープ試験を合格する、請求項1記載の電気化学電池。

## 【請求項15】

前記電気活性材料がリチウムを含む、請求項1記載の電気化学電池。

#### 【請求項16】

前記電気活性材料が、リチウム金属および/またはリチウム合金を含む、請求項1記載の電気化学電池。

【発明の詳細な説明】

# 【技術分野】

[0001]

20

30

40

50

イオン伝導性材料およびポリマー材料 (例えば、セパレータ)を含む、電極を保護する ための複合構造体が、概して記載されている。

#### 【背景技術】

#### [0002]

再充電式一次電気化学電池は、しばしば電気化学的表面を保護するために、1以上の保護層を含む。特定保護層に依存して、保護層は、電気化学電池内の電解質および/または他の構成要素との相互作用から、下にある電気活性表面を分離する。下地電極の好適な保護を提供するために、保護層が連続的に下地電極をカバーし、最小数の欠陥を示すことが望ましい。保護層を形成するための技術は存在するが、電気化学電池の性能を改善する保護層の形成を可能にする方法が有益である。

#### [0003]

イオン伝導性材料およびポリマー材料(例えば、セパレータ)を含む、電極を保護する ための複合構造体が、概して記載されている。関連するシステムおよび方法が、概して記載されている。上記イオン伝導性材料は、保護された電極および電解質の間の相互作用を 抑制することができる。

#### [0004]

1 組の態様において、電気化学電池が記載されている。電気化学電池は、例えば、電気活性材料としてのリチウムを含む第 1 電極、第 2 電極、および上記第 1 電極および第 2 電極の間に配置された複合体を含んでもよい。上記複合体は、平均細孔径を有する細孔を含み、少なくとも約 1 0  $^4$  [ ・m]のバルク電気抵抗率を有するセパレータ、および上記セパレータに接合したイオン伝導体層を含む。上記イオン伝導体層は、少なくとも 1 0  $^6$  [ S / c m ] のリチウムイオン伝導率を有する。上記イオン伝導体層は、0 . 1 ~ 2 0 重量%の酸化物含有量を有するリチウムオキシスルフィドを含み、および/または上記イオン伝導体層は、0 . 0 0 1 : 1 ~ 1 . 5 : 1 の硫黄原子に対する酸素原子の原子比(O:S)を有するリチウムオキシスルフィドを含む。

#### [0005]

1組の態様において、電気化学電池が記載されている。電気化学電池は、例えば、電気活性材料としてのリチウムを含む第1電極、第2電極、および上記第1電極および第2電極の間に配置された複合体を含んでもよい。上記複合体は、平均細孔径を有する細孔を含み、少なくとも約10<sup>4</sup> [ ・m ]のバルク電気抵抗率を有するセパレータ、および上記セパレータに接合したイオン伝導体層を含む。上記イオン伝導体層は、少なくとも10<sup>6</sup> [ S / c m ]のリチウムイオン伝導率を有する。上記イオン伝導体層は、0.1~20重量%の酸化物含有量を有するリチウムオキシスルフィドを含み、および/または上記イオン伝導体層は、0.5:1~1000:1の酸素原子に対する硫黄原子の原子比(S:0)を有するリチウムオキシスルフィドを含む。

## [0006]

電気化学電池は、例えば、電気活性材料としてのリチウムを含む第1電極、第2電極、および上記第1電極および第2電極の間に配置された複合体を含んでもよい。上記複合体は、平均細孔径を有する細孔を含み、少なくとも約10 $^4$ [・m]のバルク電気抵抗率を有するセパレータ、および上記セパレータに接合したイオン伝導体層を含む。上記イオン伝導体層は、少なくとも10 $^{-6}$ [S/cm]のリチウムイオン伝導率を有する。上記イオン伝導体層は、1:1~100:1の硫黄:酸素の原子比を有する。

## [0007]

電気化学電池は、例えば、電気活性材料としてのリチウムを含む第1電極、第2電極、および上記第1電極および第2電極の間に配置された複合体を含んでもよい。上記複合体は、平均細孔径を有する細孔を含み、少なくとも約10 $^4$  [ ・m]のバルク電気抵抗率を有するセパレータ、および上記セパレータに接合したイオン伝導体層を含む。上記イオン伝導体層は、少なくとも10 $^6$  [S/cm]のリチウムイオン伝導率を有する。上記イオン伝導体層は、0.001:1~1.5:1、例えば0.01:1~0.25:1の硫黄原子に対する酸素原子の原子比(O:S)を有するリチウムオキシスルフィドを含む

(4)

[0008]

リチウム 硫黄電池である電気化学電池(好ましくは、前述の電気化学電池)は、例えば、リチウムを含む第1電極、硫黄を含む第2電極、上記第1電極および第2電極の間に位置させたセパレータ、並びに上記セパレータに接触および/または接合し、リチウムイオン伝導性オキシスルフィドを含む固体イオン伝導体を含んでもよい。

[0009]

前述したおよび本明細書中に記載された電気化学電池を含むいくつかの態様において、リチウムオキシスルフィドを含む上記イオン伝導体層は、1以上のイオン伝導体層を含む多層構造体の一部である。場合によっては、上記多層構造体の少なくとも2つの層は異なる材料から形成される。他の例では、上記多層構造体の少なくとも2つの層は同一材料から形成される。リチウムオキシスルフィドを含む上記イオン伝導体層は、第1電極およびセパレータのそれぞれと直接接触してもよい。

[0010]

前述したおよび本明細書中に記載された電気化学電池を含むいくつかの態様において、上記セパレータは、 $5~\mu$ m~ $4~0~\mu$ mの厚さを有する。上記セパレータは、少なくとも  $1~0~1~0~[~~\cdot m~]$ 、例えば  $1~0~1~0~[~~\cdot m~]$ ~ $1~0~1~5~[~~\cdot m~]$ のバルク電気抵抗率を有してもよい。

[0011]

前述したおよび本明細書中に記載された電気化学電池を含むいくつかの態様において、上記セパレータは固体ポリマーセパレータである。場合によっては、上記セパレータは、ポリマーバインダーおよびセラミックまたはガラス/セラミックを含む充填剤の混合物を含む固体である。いくらかの態様において、上記セパレータは、ポリ(n ペンテン 2)、ポリプロピレン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリアミド類(例えば、ポリアミド(Nylon)、ポリ( -カプロラクタム)(Nylon 6)、ポリ(ヘキサメチレンアジパミド)(Nylon 6 6))、ポリイミド(例えば、ポリニトリル、およびポリ(ピロメリットイミド 1 , 4 ジフェニルエーテル)(Kapton;登録商標、NOMEX;登録商標、KEVLAR;登録商標))、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)およびそれらの混合物の1つ以上を含む。

[0012]

前述したおよび本明細書中に記載された電気化学電池を含むいくつかの態様において、 上記セパレータの表面上に上記イオン伝導体層を付着させる前に、上記セパレータの表面 にプラズマ処理を行うことによって、上記複合体を形成する。

[0013]

前述したおよび本明細書中に記載された電気化学電池を含むいくつかの態様において、 上記リチウムオキシスルフィド材料は、

化学式: x ( y L i , S + z L i , O ) + M S ,

(式中、Mは、Si、Ge、またはSnであり、y+z=1であり、xは0.5~3の範囲であってもよい)

を有する。

[0014]

前述したおよび本明細書中に記載された電気化学電池を含むいくつかの態様において、 前述したリチウムオキシスルフィド等の無機イオン伝導体は、無機イオン伝導体材料の0 ~30重量%の範囲のガラス形成添加剤を含む。

[0015]

[0016]

10

20

30

40

前述したおよび本明細書中に記載された電気化学電池を含むいくつかの態様において、上記セパレータは、 $5 \mu m$ 以下、 $1 \mu m$ 以下、 $0.5 \mu m$ 以下、 $0.05 \sim 5 \mu m$ または  $0.1 \sim 0.3 \mu m$ の平均細孔径を有する。

#### [0017]

前述したおよび本明細書中に記載された電気化学電池を含むいくつかの態様において、上記イオン伝導体層は、 $2 \mu m$ 以下、 $1.5 \mu m$ 以下、 $1 \mu m$ 以下、800nm以下、600nm以下、または400~600nmの厚さを有する。

#### [0018]

前述したおよび本明細書中に記載された電気化学電池を含むいくつかの態様において、上記複合体は、2.5 でのリチウムイオン伝導率少なくとも $1.0^{-5}$  [S/cm]、少なくとも $1.0^{-4}$  [S/cm]または少なくとも $1.0^{-3}$  [S/cm]を有する。

## [0019]

前述したおよび本明細書中に記載された電気化学電池を含むいくつかの態様において、上記イオン伝導体層の厚さの、上記セパレータの平均細孔径に対する比(イオン伝導体層の厚さ:セパレータの平均細孔径)が、少なくとも1.1:1、少なくとも2:1、少なくとも3:1または少なくとも5:1である。

#### [0020]

前述したおよび本明細書中に記載された電気化学電池を含むいくつかの態様において、上記セパレータおよびイオン伝導体層の間の接着強度が、少なくとも350N/mまたは500N/mである。場合によっては、上記セパレータおよびイオン伝導体層の間の接着強度は、ASTM D3359 02規格に準拠するテープ試験を合格する。

#### [0021]

前述したおよび本明細書中に記載された電気化学電池を含むいくつかの態様において、上記第1電気活性材料はリチウムを含み;例えば、上記第1電気活性材料は、リチウム金属および/またはリチウム合金を含んでもよい。場合によっては、上記第2電極は、第2電気活性材料としての硫黄を含む。

#### [0022]

前述したおよび本明細書中に記載された電気化学電池を含むいくつかの態様において、上記イオン伝導体を、電子ビーム蒸着またはスパッタリングによって、上記セパレータ上に付着させる。

#### [0023]

1組の態様において、本明細書中に記載された電気化学電池は、リチウムを含む第1電極、硫黄を含む第2電極、上記第1電極および第2電極の間に位置させたセパレータ、並びに上記セパレータに接触および/または接合し、リチウムイオン伝導性オキシスルフィドを含む固体イオン伝導体を含むリチウム 硫黄電池である。

#### [0024]

前述したおよび本明細書中に記載された電気化学電池を含むいくつかの態様において、 上記固体イオン伝導体はリチウムオキシスルフィドを含む。

## [0025]

前述したおよび本明細書中に記載された電気化学電池を含むいくつかの態様において、上記固体イオン伝導体は、0.001:1~1.5:1、例えば0.01:1~0.25:1の硫黄原子に対する酸素原子の原子比(O:S)を有するリチウムオキシスルフィドを含む。

# [0026]

前述したおよび本明細書中に記載された電気化学電池を含むいくつかの態様において、 上記固体イオン伝導体は、1 n m ~ 7 μ m の厚さを有する層の形である。

#### [0027]

前述したおよび本明細書中に記載された電気化学電池を含むいくつかの態様において、上記セパレータはイオン伝導性であり、前記セパレータの 2 5 での平均イオン伝導率が好ましくは少なくとも 1 0  $^{-7}$  [S/cm]である。

10

20

30

40

#### [0028]

前述したおよび本明細書中に記載された電気化学電池を含むいくつかの態様において、上記セパレータおよび上記セパレータと接触する上記固体イオン伝導体が複合体を構成し、上記複合体が5 μm ~ 4 0 μmの厚さを有する。いくつかの態様において、上記複合体は自立型構造体であってもよい。

#### [0029]

前述したおよび本明細書中に記載された電気化学電池を含むいくつかの態様において、上記セパレータおよび上記セパレータと接触する上記記固体イオン伝導体の間の接着強度が、少なくとも350N/mである。

#### [0030]

前述したおよび本明細書中に記載された電気化学電池を含むいくつかの態様において、 上記固体イオン伝導体を、上記第1電極および第2電極の一方に接触して設置する。上記 固体イオン伝導体を、接触して設置される上記電極と、上記電気化学電池に存在する電解 質との相互作用を抑制するために、位置させてもよい。

#### [0031]

前述したおよび本明細書中に記載された電気化学電池を含むいくつかの態様において、上記固体イオン伝導体は、非晶質リチウムイオン伝導性オキシスルフィド、結晶性リチウムイオン伝導性オキシスルフィドをは非晶質リチウムイオン伝導性オキシスルフィドと結晶性リチウムイオン伝導性オキシスルフィドとの混合物、例えば非晶質リチウムオキシスルフィド、または非晶質リチウムオキシスルフィドと結晶性リチウムオキシスルフィドとの混合物を含む。

#### [0032]

前述したおよび本明細書中に記載された電気化学電池を含むいくつかの態様において、本発明は、電気化学電池、例えば、リチウム 硫黄電池の第1電極および第2電極を分離するための、第1電極および第2電極の間に位置させることができる複合体の使用に関し、上記複合体はセパレータおよび上記セパレータに接触するおよび/または接合された固体イオン伝導体を含み、上記固体イオン伝導体はリチウムイオン伝導性オキシスルフィドを含む。上記固体イオン伝導体は、電気化学電池中に存在する電解質の、上記電気化学電池の上記電極の内の1つとの相互作用を抑制するため、位置させてもよい。

## [0033]

前述したおよび本明細書中に記載された電気化学電池を含むいくつかの態様において、 上記複合体は、セパレータ、並びに上記セパレータに接触するおよび/または接合され、 リチウムイオン伝導性オキシスルフィドを含む固体イオン伝導体から構成される。

#### [0034]

前述したおよび本明細書中に記載された電気化学電池を含むいくつかの態様において、本発明は更に、セパレータを製造または提供する工程、上記セパレータに固体イオン伝導体を接触および / または接合する工程、電気化学電池の構成要素を更に提供する工程、および上記電気化学電池を組み立てる工程を含む、電気化学電池を製造する方法に関する。

## [0035]

前述したおよび本明細書中に記載された電気化学電池を含むいくつかの態様において、上記セパレータに固体イオン伝導体を接触および / または接合する工程は、イオン伝導体材料を上記セパレータの表面上に付着させることによって達成される。前述したおよび本明細書中に記載された電気化学電池を含むいくつかの態様において、上記セパレータに固体イオン伝導体を接触および / または接合することによって得られる中間製品は、自立型構造体である複合体である。

# [0036]

前述のような態様の具体的特徴を、以下に更に詳細に説明または考察する。

#### [0037]

添付の図面と併せて考慮するとき本発明の他の利点および新規な特徴は、本発明の種々の非限定的な態様の以下の詳細な説明から明らかになるであろう。本明細書および参照に

10

20

30

40

より組み込まれた文書が相反するおよび / または矛盾する開示を含む場合には、本明細書が支配する。

#### 【図面の簡単な説明】

#### [0038]

本発明の非限定的な態様は、概略的であり、一定の縮尺で描かれることを意図されていない添付の図面を参照して一例として説明する。図面において、図示の同一またはほぼ同一の各構成要素は、通常、単一の数字で表される。明瞭にするために、必ずしもすべての構成要素は、すべての図においてラベル付け、また図は、当業者が本発明を理解できるようにする必要がない場合に示された本発明の各態様の全ての構成要素である。図面において・

【図1】1組の態様にしたがった、イオン伝導体層およびセパレータ層を含む複合構造体を含む電気化学電池の例示的な概略図である。

【図2】いくつかの態様にしたがった、曲がりくねった孔路を含む自立型セパレータフィルムの例示的な概略図である。

【図3】いくつかの態様にしたがった、イオン伝導体層でコーティングされた多孔性セパレータの例示的な概略図である。

【図4A-C】市販のセパレータ上に付着させたセラミックコーティングの例示的な走査型電子顕微鏡(SEM)画像である。

【図5】種々の無機イオン伝導体 セパレータ複合体に関する、無機イオン伝導体厚さに対する透気時間のプロットである。

【発明を実施するための形態】

#### [0039]

イオン伝導性材料およびポリマー材料(例えば、セパレータ)を含む、電極を保護するための複合構造体が、概して記載されている。上記イオン伝導性は、ポリマーセパレータと接合した層の形であってもよい。上記イオン伝導性材料は、少なくとも10<sup>-6</sup>[S/cm]のリチウムイオン伝導率を有するリチウムオキシスルフィドを含んでもよい。

#### [0040]

セラミックまたは他の無機保護材料(例えば、ガラス、ガラス質 セラミック)の層は、電気化学電池の動作中に電解質材料との有害な相互作用から、電極(例えば、リチウムアノード)を保護するために使用されてきた。例えば、イオン伝導性セラミックとイオン伝導性ポリマーの連続層を交互に含む、保護されたリチウムアノード(PLA)構造体が、使用されてきた。いくらかの場合において、このような保護電極構造体は効果的でない可能性がある。例えば、セラミックの脆さ、セラミックの欠陥、および/または電解質の曝露によりポリマーが示す膨潤は、保護電極構造体が割れたりそうでなければ不良となる可能性がある。これらの層のカスケード障害は、取り扱いおよび/または加工による、セラミック初期欠陥に由来する可能性がある。これにより、次々に電解質がさらに浸透して、更にポリマー層を膨潤させる可能性がある。これにより、電気化学電池の故障につながる可能性がある、すべての保護層を最終的に破壊する可能性がある。

#### [0041]

前述の問題に対処する1つの方法は、実質的に膨潤または破壊しない材料および/または構造体を開発することである。しかし、このような方法は、チャレンジされているところである可能性がある。例えば、イオン伝導性である多くの既知のポリマーは、種々の電気化学電池の電解質中においてかなり膨潤する。また、セラミック材料が欠陥を含まないように上記セラミック材料を加工することは困難である可能性があり、欠陥(例えば、亀裂)をもたらすことなしに、そのような材料を取り扱うことは困難である。上記セラミック材料は、保護層を横切るイオン伝導性を阻害しないだけ十分なイオン伝導率も有するべきである。

#### [0042]

このような問題に対処するために使用することができる本明細書中に記載された1つの

10

20

30

40

方法は、セパレータ中の細孔を実質的に充填するためのイオン伝導体を使用することである。上記イオン伝導体は、電極(例えば、リチウム層、または他の電極)から、上記イオン伝導体が上記電極と接触する領域まで貫通するように構成されていてもよい。

# [0043]

効果的でない電極保護構造体に関して前述のように概説された問題に対処するために使用することができる本明細書中に記載された1つの方法は、上記電極との電解質の相互作用を抑制する1つ以上のイオン伝導体(例えばセラミック)層と組み合わせた、セパレータの形であってもよい可撓性の低膨潤性ポリマーの使用を可能にする構造体を含む。上記イオン伝導体層の少なくとも1つは、本明細書中に詳細に記載されているように、上記複合体を横切って十分なイオン伝導性を提供するリチウムオキシスルフィド材料を含んでもよい。

#### [0044]

上記セパレータは、平滑な薄いイオン伝導体層を付着させることができる、平滑な基材として機能することができる。上記イオン伝導体層の付着前に、上記セパレータの増加した表面に、その表面エネルギーを高めるために処理されてもよい。上記セパレータの増加合にに、セパレータの表面が処理されていない場合にに、セパレータの表面が処理されていない場合ににする、イオン伝導体層とセパレータとの間の改良された接着(例えば、接合)を可能にはすることができる。上記イオン伝導体層の機械的と世を、上記を別レータとイオン伝導体層のサイクルや電池には、上記セパレータとイオン伝導体層の両方は、電気化学では、上記セパレータとイオン伝導体層の両方は、できるのよれオン伝導体層を基材から剥離する必要はない。イオン伝導体層を剥離することができる。いくらかの態様において、得られるイオン伝導体層を性を向上させることができる。いくらかの態様において、得られるイオン伝導体層でパレータ複合体は、平滑でないカソードに対して加圧された電池内に配置されているときに遭遇する機械的応力に対するイオン伝導体層の耐性を向上することができる。

#### [0045]

更に、可撓性セパレータ材料の使用を含むいくらかの構造体において、例えば、膨潤によって、上記構造体に寸法変化が生じる場合に、上記構造体は、他の有害な機械的衝撃(例えば、塑性変形)の機械的破損を抑制(および / または防止)することができる。上記セパレータ材料は、多種多様なセパレータ材料(例えば、電解質への暴露時に膨潤するか、または膨潤しないポリマー)の使用を考慮して、イオン伝導性であっても、またはイオン伝導性でなくてもよい。上記イオン伝導体およびセパレータのそのような空間定位を有する設計を採用することによって、使用される材料における制約を取り除くことができ、既存の材料の使用を可能にすることができる。他の優位性について、以下に更に詳細に説明する。

## [0046]

図1は、1組の態様にしたがった、複合体の形であるイオン伝導体とセパレータを含む電気化学電池の例示的な概略断面図である。図1においては、電気化学電池101は、第1電極102および第2電極104を含む。第1電極102(および/または第2電極104)は電気活性材料を含む。いくらかの態様において、第1電極102における電気活性材料は、リチウムを含む。第1電極102は負極であり、第2電極104は正極であってもよい。

## [0047]

図1の例示的な態様において、電気化学電池101は、第1電極102および第2電極104の間にセパレータ106を含む。セパレータ106は、電解質が存在してもよい細孔108を含む。本明細書中に記載されるように、上記セパレータおよびイオン伝導体112は、共に接合されて、層間の剥離または分離を抑制することができる複合構造体を形成する。イオン伝導体112は、電解質の、電極102内の電気活性材料との相互作用を抑制することができる。いくらかの態様において、イオン伝導体112は、電解質の、電極102内の

10

20

30

40

20

30

40

50

電気活性材料との相互作用を抑制または防止することによって、電解質により電極 1 0 2 が劣化するか、さもなければ動作不能になる程度を減少させるかまたは排除することができる。従って、このように、イオン伝導体 1 1 2 は、電気化学電池内の保護構造体として機能することができる。

#### [0048]

図1には電気化学電池が示されているが、いくつかの態様において、図には示されていないすべての構成要素が存在する必要があると解されるべきである。例えば、本明細書中に記載の物品および方法は、電気化学電池の構成要素のみを包含してもよい(例えば、アノードおよび / またはカソードの一方を含まないセパレータおよびイオン伝導体)。また、図1には示されていない他の構成要素が、いくつかの態様において、電気化学電池に含まれてもよいとも解されるべきである。一例として、イオン伝導体層(例えば、無機層のイオン伝導体層)は、複数のイオン伝導体層を含む多層構造体の一部であってもよい。多層構造体の少なくとも2つの層(例えば、2つのイオン伝導体層)は、異なる材料または同一材料から形成されてもよい。以下でより詳細に説明するように、いくつかの場合、多層構造体の層の少なくとも1つは、リチウムオキシスルフィド材料を含んでもよい。他の構成も可能である。

#### [0049]

リチウムが電気活性材料として記載されている場合には、(本明細書中の他の箇所に記載された他の材料を含む)他の好適な電気活性材料が置換可能であると解されるべきである。また、セラミックスがイオン伝導体として記載されている場合には、(本明細書の他の箇所に記載された他の材料を含む)他のイオン伝導体の材料を用いてもよい。

#### [0050]

本明細書中に記載されるように、その上にイオン伝導体層を付着させたポリマーマトリックスとして自立型の、多孔性セパレータ層を使用してもよい。1つの例示的な製造プロセスによれば、図2に示すように、多孔性セパレータ層500が設けられている。上記多孔性セパレータ層は、イオンに対して伝導性または非伝導性であってもよい。好適なフィルムの一例は、電池用セパレータに使用されるものなどの市販の多孔性セパレータ層である。上記層を貫通する孔路は、いくつかの態様において、かなり曲がりくねっていてもよい。いくらかの態様において、上記層を貫通する孔路は、上記層を完全に通過する。この自立型層は、次いで、イオン伝導体(例えば、リチウムオキシスルフィドなどのセラミック)でコーティングしてもよい。

## [0051]

自立型セパレータをイオン伝導体材料でコーティングする方法は、他の保護構造体の製造方法よりも多くの優位性を提供する。これらの内の1つ目は、得られる構造体はキャリア基材から剥離されなくてもよいという事実である。これは、コスト節約および材料の低減をもたらすだけでなく、剥離工程時に脆弱なイオン伝導体コーティングを損傷する可能性を回避する。第2に、セパレータの表面へのイオン伝導体材料の接合により、粗いカソードに対して加圧されたセル内に設置された時に遭遇する機械的応力に耐えるコーティングの能力を大きく強化する、薄いイオン伝導体(例えば、セラミック)コーティングのための機械的に安定したプラットフォームを形成する。第3に、このような方法は、単一のチャンバのポンプダウンにより達成することができる。付着工程中に、真空チャンバを開く必要がないことは、汚染の機会を減少させるだけでなく、材料の取り扱いを最小限に低減する。

# [0052]

本明細書中に記載されるように、いくつかの態様において、イオン伝導体材料は、真空蒸着法(例えば、スパッタリング法、CVD法、熱蒸着または電子ビーム蒸着)を用いて、セパレータ層上に付着させることができる。真空蒸着法は、滑らかで高密度の、および均一な薄層の付着を可能にすることができる。いくつかの態様において、厚い層は、電池のレート特性およびエネルギー密度を低下させる、上記電池の内部抵抗を増大させる可能性があるので、無機イオン伝導体材料の薄い層を付着することが望ましい。

#### [0053]

図3の構造体504に例示的に示すように、セパレータ層500(例えば、セパレータ)の細孔は、実質的にイオン伝導体505(例えば、セラミック)で充填されていない。上記セパレータ層の細孔の全てまたは一部が無機イオン伝導体(例えば、セラミック)で充填されていない態様において、これらの部分は、電気化学電池内に配置される時、電解質溶媒で充填されてもよい。いくつかの態様において、イオン伝導体は、電気活性材料510(例えば、リチウム)の最終層でコーティングしてもよい。上記電気活性材料層は、以下に更に詳細に説明するように、上記イオン伝導性層に接着するように構成してもよい。この方法のいくらかの態様において、エッチング工程は含まれず、上記方法を非常に迅速かつ効率的に行うことができる。

[0054]

また、本明細書中に示されるいくつかの図面は、単一イオン伝導体層を表示しているが、いくつかの態様において、多層構造体を形成するためには、保護構造体が複数のイオン伝導体層(例えば、少なくとも2、3、4、5、または6のイオン伝導体層)を含むと解されるべきである。一例として、イオン伝導体層(例えば、無機層のイオン伝導体層)は複数のイオン伝導体層を含む多層構造体の一部であってもよく、上記多層構造体の少なくとも2つの層(例えば、2つのイオン伝導体層)は、同じ材料で形成される。他の例では、多層構造体の少なくとも2つの層(例えば、2つのイオン伝導体層)は、同じ材料をおれる。場合によっては、上記多層構造体の層の少なくとも1つは、リチウムオキシスルフィド材料を含んでもよい。上記多層構造体は、必要に応じて、ポリマー層(例えば、少なくとも1、2、3、4、5、または6のポリマー層)を含んでもよい。いくつかの態様において、上記ポリマー層は、2つ以上のイオン伝導体層の間に散在している。上記多層構造体の層のそれぞれは、独立して、イオン伝導体層および/またはポリマー層は多層構造体の層のそれぞれは、独立して、イオン伝導体層および/またはポリマー層に関して本明細書中に一般的に記載された特徴(例えば、厚さ、伝導率、バルク電気抵抗率)を有してもよい。

[0055]

単一イオン伝導体層を含む構造体では、(いくつかの態様において、リチウムオキシスルフィドを含んでいてもよい)イオン伝導体層は、第1の電極の電気活性材料およびセパレータ層それぞれと直接接触してもよい。

[0056]

本明細書中に記載されるように、セパレータ層の表面にイオン伝導体を配置することによる保護構造体の形成を含むいくつかの態様において、上記イオン伝導体とセパレータ層との間の結合または接着強度を増大させることが望ましい。上記層間の増大した接着性の結果として、上記セルのサイクル中に、上記層の層間剥離の可能性を低減することができ、上記イオン伝導体層の機械的安定性を改善することができる。例えば、得られるイオン伝導体層 セパレータ複合体は、それが粗いカソードに対して加圧されたセル内に配置される時に遭遇する機械的応力に耐えるイオン伝導体層の能力を高めることができる。従って、いくつかの態様において、上記イオン伝導体層の付着の前に、セパレータ層の表面エネルギーを向上させるために、セパレータ層の表面を処理してもよい(例えば、前処理工程において)。セパレータ層の増加した表面エネルギーは、上記セパレータの表面が処理されていない場合に比べて、イオン伝導体層とセパレータとの間の接着性を改善することができる。

[0057]

いくらかの態様において、イオン伝導体層の厚さのセパレータ層の平均細孔径に対する 比が一定範囲内に存在する場合、以下に更に詳細に説明するように、接着性が向上する。

[0058]

セパレータ層の表面エネルギーを増加させる(即ち、セパレータ層の表面を活性化する)ために、種々の方法を用いてもよい。上記方法は、例えば、イオン伝導体材料の付着前に、セパレータ層の表面を処理する前処理工程を含んでもよい。いくらかの態様において、活性化または前処理工程は、セパレータをプラズマ源に暴露することを含む。例えば、

10

20

30

40

20

30

40

50

アノード層イオン源(ALS)を、プラズマを生成するために用いてもよい。一般に、ア ノード層イオン源は、作動ガスの存在下で、印加電位によって電子を発生させることを含 む。得られる生成プラズマは、基材のイオン衝撃を提供する、ターゲット基材(例えば、 セパレータ層)に向かって加速する更なるイオンおよび電子を形成する。上記セパレータ 層基材のこの衝撃は、セパレータ層の表面エネルギーを増加させ、上記セパレータおよび 次のイオン伝導体材料との間の接着を促進する。

#### [0059]

種々の作動ガスを、プラズマ処理等の表面活性化処理時に、使用することができる。一般的に、表面活性化は、空気、酸素、オゾン、二酸化炭素、硫化カルボニル、二酸化硫黄、亜酸化窒素、一酸化窒素、二酸化窒素、窒素、アンモニア、水素、フロン類(例えば、CF $_4$ 、CF $_2$ Cl $_2$ 、CF $_3$ Cl)、シラン類(例えば、SiH $_4$ 、SiH $_2$ (CH $_3$ ) $_2$ 、SiH $_3$ CH $_3$ )および/またはアルゴンなどの1以上のガスの存在下で起こってもよい。

# [0060]

一般的に、プラズマ処理は、作動ガスおよび / または表面をイオン化し、いくつかの例では、表面上に活性化された化学官能基を形成または付着させることにより、セパレータの表面を変性する。いくらかの態様において、セパレータ層の表面上のいくらかの官能基の活性化により、セパレータ層とイオン伝導体材料との間の結合を促進してもよい。いくらかの態様において、活性化された官能基には、以下の官能基:カルボキシレート(例えば、 COOH)、チオール(例えば、 SH)、アルコール(例えば、 OH)、アシル(例えば、 CO)、スルホン酸(sulfonics)および / またはスルホン酸(sulfonic acid;例えば、 SOOHまたは SO3H)、アミン(例えば、 NH2)、窒素酸化物(例えば、 NO)、二酸化窒素(例えば、 NO2)、塩化物(例えば、 CI)、ハロアルキル基(例えば、 CF3)、シラン(例えば、 SiH3)、および / または有機シラン(SiH2CH3)の1つ以上を含んでもよい。他の官能基も可能である。

#### [0061]

いくらかの態様において、ALS処理などのプラズマ処理は、例えば、 $10^{-2}$ ~ $10^{-8}$ トルの範囲の圧力で、チャンバ内で行われる。例えば、上記圧力は、 $10^{-8}$ トル以上、 $10^{-7}$ トル以上、 $10^{-6}$ トル以上、 $10^{-5}$ トル以上、 $10^{-4}$ トル以上、または  $10^{-3}$ トル以上であってもよい。上記圧力は、 $10^{-2}$ トル以下、 $10^{-3}$ トル以下、 $10^{-5}$ トル以下、または  $10^{-6}$ トル以下であってもよい。前述の範囲の組み合わせも可能である。

## [0062]

プラズマ処理は、一般に、例えば、5~2~0~0~Wの間の範囲のイオン源の電力を用いて行ってもよい。例えば、上記電力は、5~W以上、1~0~W以上、2~0~W以上、5~0~W以上、1~0~0~W以上、1~0~0~W以上、または2~0~0~W以上であってもよい。上記電力は、2~0~0~W以下、1~0~0~W以下、5~0~W以下、2~0~W以下、または5~W以下であってもよい。前述の電力範囲の組み合わせも可能である。

## [0063]

実際の高表面エネルギー化は、熱損傷を引き起こす可能性がある材料を暴露過度にならないように注意した状態で、圧力、電力、および暴露時間の関数である。例えば、暴露時間(即ち、セパレータ層をプラズマ処理している時間)は、1秒以上、10秒以上、30秒以上、1分以上、2分以上、5分以上、10分以上、20分以上、30分以上、1時間以上、または5時間以上であってもよい。上記暴露時間は、10時間以下、1時間以下、30分以下、10分以下、5分以下、1分以下、10秒分以下、または1秒以下であってもよい。前述の暴露時間の組み合わせも可能である。

#### [0064]

なお、設定条件は、プラズマシステムの効率、電力供給の効率、RFマッチング問題、 ガス分布およびガス選択、ターゲット基材からの距離、プラズマ暴露時間に依存して変化

20

30

40

50

し得ることは、当業者には十分理解される。従って、プラズマ源が作動される電力、作動 圧力、ガスの選択、およびプラズマ源への曝露時間の長さの種々の組み合わせも可能であ る。

#### [0065]

プラズマ処理は、主に、基材(例えば、セパレータ)の表面エネルギーを増加させるために記載されているが、基材の表面エネルギーを増加させるための他の方法も可能である。例えば、いくらかの態様において、火炎表面処理、コロナ処理、化学処理、表面酸化、表面への官能基の導入、および / または表面グラフト化を、基材の表面エネルギーを増加させるために使用してもよい。

## [0066]

セパレータ層の表面エネルギーは、任意の好適な値に増加させてもよい。いくつかの態様において、処理前のセパレータ層の表面エネルギーは、例えば、0~50 dyneの間であってもよい。例えば、表面エネルギーは、少なくとも0 dyne、少なくとも10 dyne、少なくとも20 dyne、少なくとも30 dyne、少なくとも40 dyne、または少なくとも50 dyneであってもよい。表面エネルギーは、50 dyne未満、40 dyne未満、30 dyne未満、20 dyne未満、または10 dyne未満であってもよい。上記範囲の組み合わせも可能である。

# [0067]

いくつかの態様において、処理後のセパレータ層の表面エネルギーは、例えば、30~100 dyne(1 dyne=1 g・cm/0 m/0 = 10~5 kg·m/0 kg·m/0 m/0 me = 1 g·cm/0 m/0 me = 1 me =

#### [0068]

いくらかの態様において、処理前のセパレータ表面の表面エネルギーは、処理後に少なくとも1.2倍、少なくとも1.5倍、少なくとも2倍、少なくとも3倍、少なくとも5倍、少なくとも10倍、少なくとも20倍、少なくとも50倍、少なくとも70倍、少なくとも100倍に増加させてもよい。場合によっては、上記表面処理は、処理後に500倍まで増加させてもよい。他の表面エネルギーの増加も可能である。

## [0069]

本明細書中に記載のように、いくつかの態様において、表面の処理により、イオン伝導体とセパレータ層との間の化学的および/または物理的結合が形成される。いくつかの態様において、上記結合には共有結合を含んでもよい。追加的にまたは代替的に、非共有結合性相互作用(例えば、疎水性および/または親水性相互作用、静電的相互作用、ファンデルワールス相互作用)が形成されてもよい。一般に、結合の形成をもたらす表面の処理(例えば、前処理)は、そのような処理なしの場合と比較して、2つの層の間の接着性の程度を増加させる。

#### [0070]

2 つの層の間の相対的な接着強度を決定するために、テープ試験を行ってもよい。簡単に言うと、テープ試験は、定性的に第 1 の層(例えば、セパレータ層)と第 2 の層(例えば、イオン伝導性層)との接着性を定性的に評価するために、感圧テープを利用する。このような試験では、 X カットを、第 1 の層(例えば、セパレータ層)を介して、第 2 の層(例えば、イオン伝導性層)に行ってもよい。感圧テープを、切断領域上に塗布し、除去してもよい。セパレータ層がイオン伝導体層上に存在するままである(またはその逆の)場合、接着性が良好である。セパレータ層がテープ片から剥離する場合、接着性が悪くなる。テープ試験は、 A S T M 規格 D 3 3 5 9 0 2 に準拠して行ってもよい。いくつかの

態様において、セパレータと無機イオン伝導体層との接着強度は、ASTM規格D335902に準拠したテープ試験に合格し、これはイオン伝導体層が試験中にセパレータ層から剥離しないことを意味する。いくつかの態様において、上記テープ試験は、2つの層(例えば、イオン伝導性層などの第2の層に対する、セパレータ層などの第1の層)がリチウム 硫黄電池または本明細書中に記載の任意の他の好適な電池などの電池中に含まれ、少なくとも5回、少なくとも10回、少なくとも15回、少なくとも20回、少なくとも50回、または少なくとも10回、少なくとも15回、少なくとも20回、少なくとも50回、または少なくとも100回サイクルした後に行われ、上記2つの層は、上記電池から除去された後のテープ試験を合格する(例えば、第1の層が試験中に第2の層から剥離しない)。

## [0071]

剥離試験には、[N/m]単位で、引張試験装置または他の好適な装置を用いて測定することができ、第2の層(例えば、イオン伝導性層)の表面の単位面積から第1の層(例えば、セパレータ層)を除去するのに必要な接着性または力を測定することを含む。このような実験は、溶媒および/または他の成分の接着性への影響を決定するために、必要に応じて溶媒(例えば、電解質)、または他の成分の存在下で行ってもよい。

#### [0072]

いくつかの態様において、2つの層(例えば、セパレータ層などの第1の層およびイオン伝導体層などの第2の層)の間の接着強度は、本明細書中に記載された処理(例えば、前処理)工程の結果として増加することができる。処理後の接着強度は、例えば、100~2000N/mの範囲であってもよい。いくらかの態様において、接着強度は、少なくとも50N/m、少なくとも1000N/m、少なくとも200N/m、少なくとも350N/m、少なくとも500N/m、少なくとも700N/m、少なくとも900N/m、少なくとも1000N/m、少なくとも1200N/m、少なくとも1400N/m、少なくとも1600N/m、歩なくとも1800N/mであってもよい。いくらかの態様において、接着強度は、2000N/m以下、1500N/m以下、1000N/m以下、900N/m以下、700N/m以下、500N/m以下、350N/m以下、200N/m以下、1000N/m以下、500N/m以下、350N/m以下、200N/m以下、100N/m以下、500N/m以下、350N/m以下、2

## [0073]

本明細書中に記載されるように、セパレータ層の平均細孔径に対するイオン伝導体層の相対厚さは、複合体中の2つの層の間の接着強度や接着の程度に影響を及ぼす可能性がある。例えば、いくつかの場合において、イオン伝導体層の厚さは、セパレータ層からの層間剥離に耐える、平滑で、高密度の、均一なイオン伝導体層の形成をもたらすセパレータ層の平均細孔径(または最大細孔径)より大きくてもよい。

#### [0074]

本明細書中に記載されるように、電気化学電池において、イオン伝導体層は、液体電解質の電気活性材料(例えば、リチウム金属)と相互作用する可能性を防止または減少するように作用する溶媒バリアとして提供されてもよい。いくつかの態様において、バリアとして作用する複合イオン伝導体層 セパレータの能力は、透気度試験(例えば、Gurley試験)によって、部分的に測定することができる。Gurley試験は、特定体積の空気が材料の標準面積を通過して流れるのに必要な時間を測定する。このように、より大きな透気時間(Gurley 秒)は、一般的により良好なバリア特性に対応する。

## [0075]

より厚い層は、流体が層を横切って浸透することがより困難であるので、当業者は、改良されたバリア特性(例えば、より高い透気時間)を、比較的厚い無機イオン伝導体層を使用することによって達成されることを予測することが可能であった。しかしながら、以下により詳細に説明するように、本発明者らは、Gurley試験を用いる透気時間の増加により測定されるように、比較的厚い無機イオン伝導体層を有する無機イオン伝導体層セパレータ複合体と比較して、無機イオン伝導体層 セパレータ複合体におけるイオン伝導体層の低減された厚さが、バリア特性の改善をもたらしたことを観察した(実施例3

10

20

30

40

20

30

40

50

および図 5 を参照)。更に、プラズマ処理されたセパレータが含まれない複合体または比較的厚い無機イオン伝導体層を有した複合体と比較して、薄い無機イオン伝導体層とプラズマ処理されたセパレータの組み合わせが最も高い透気時間(および、それによる強化されたバリア特性)を示した。いかなる理論にも拘束されることを望まないが、本発明者らは、高い透気時間、およびそれによる良好なバリア特性は、上記 2 つの層間の良好な接着強度および上記層の亀裂の可能性を低減するようなイオン伝導体層の良好な機械的可撓性(即ち、より低いフィルム応力)が寄与していると考える。層間剥離と同様に、イオン伝導体層の亀裂により、一般的に劣るバリア特性をもたらす。

#### [0076]

いくつかの態様において、本明細書中に記載の複合体(例えば、イオン伝導体層 セパ レータ複合体)の透気時間は、少なくとも1,000[Gurley 秒]、少なくとも 5,000 [Gurley 秒]、少なくとも10,000 [Gurley 秒]、少な くとも20,000 [Gurley 秒]、少なくとも40,000 [Gurley 秒 ]、少なくとも60,000 [Gurley 秒]、少なくとも80,000 [Gurl ey 秒]、少なくとも100,000[Gurley 秒]、少なくとも120,00 O [Gurley 秒]、少なくとも140,000 [Gurley 秒]、少なくとも 160,000[Gurley 秒]、少なくとも180,000[Gurley 秒] 、少なくとも 2 0 0 , 0 0 0 [ Gurley 秒 ]、少なくとも 5 0 0 , 0 0 0 [ Gur ley 秒]、または少なくとも10<sup>6</sup>[Gurley 秒]であってもよい。いくつか の態様において、複合体は、実質的に不透過性である。いくつかの態様において、透気時 間が10<sup>6</sup> [Gurley 秒]以下、500,000 [Gurley 秒]以下、20 0,000[Gurley 秒]以下、150,000[Gurley 秒]以下、12 0,000[Gurley 秒]以下、80,000[Gurley 秒]以下、40, 000 [Gurley 秒]以下、20,000 [Gurley 秒]以下、10,00 0[Gurley 秒]以下、または5,000[Gurley 秒]以下であってもよ い。本明細書中に記載の透気時間およびGurley試験は、3kPaの圧力差および1 平方インチのサンプルサイズを含む、TAPPI Standard T 536 om-1 2に準拠して行われるものを言う。

# [0077]

本明細書中に記載のイオン伝導体またはイオン伝導体層は、様々な種類の材料から形成されてもよい。いくらかの態様において、イオン(例えば、リチウムイオンなどの電気化学的に活性なイオン)を、イオン伝導体を通過させるが、電子がイオン伝導体を横切って通過することを実質的に妨害するように、イオン伝導体が形成される材料を選択してもよい。本明細書中において、「実質的に妨害する」とは、この態様において、上記材料は、電子通路よりも少なくとも10倍大きいリチウムイオン流れ(flux)を可能にすることを意味する。

# [0078]

いくつかの態様において、イオン伝導体層に用いられる材料は、第1の非晶質状態において十分に高い伝導性(例えば、少なくとも10<sup>・6</sup> [S/cm]、または本明細書中に記載の別の伝導率値)を有する。材料はまた、特にセパレータなどのポリマー層上に、平滑で高密度で均質な薄フィルムを形成することができるように選択されてもよい。リチウムオキシスルフィドは、特に、これらの特性を含むことができる。

## [0079]

いくらかの態様において、イオン伝導体が電気化学電池の短絡を引き起こす程度を抑制することができる、実質的に電子的に非伝導性であるように、イオン伝導体を構成することができる。いくらかの態様において、イオン伝導体の全部または一部は、少なくとも約 $10^4$  [ ・m]、少なくとも約 $10^5$  [ ・m]、少なくとも約 $10^1$ 0 [ ・m]、少なくとも約 $10^1$ 0 [ ・m]、少なくとも約 $10^1$ 0 [ ・m]のバルク電気抵抗率を有する材料から形成してもよい。バルク電気抵抗率は、いくつかの態様において、約 $10^2$ 0 [ ・m]以下、または約 $10^1$ 5 [ ・m]以下であってもよい。上記範

囲の組み合わせも可能である。他のバルク電気抵抗率の値も可能である。

## [0800]

いくつかの態様において、イオン伝導体材料の平均イオン伝導率(例えば、リチウムイオン伝導性)は、少なくとも約 $10^{-7}$  [S/cm]、少なくとも約 $10^{-6}$  [S/cm]、少なくとも約 $10^{-4}$  [S/cm]、少なくとも約 $10^{-3}$  [S/cm]、少なくとも約 $10^{-2}$  [S/cm]、少なくとも約 $10^{-1}$  [S/cm]、少なくとも約 $10^{-1}$  [S/cm]、少なくとも約 $10^{-1}$  [S/cm]、少なくとも約 $10^{-1}$  であってもよい。上記伝導率は、室温(例えば、25 )で測定してもよい。

## [0081]

いくつかの態様において、イオン伝導体は、固体であってもよい。いくつかの態様において、イオン伝導体は、非ポリマー材料を含むか、または実質的に非ポリマー材料から形成されてもよい。例えば、イオン伝導体は、無機材料を含むか、または実質的に無機材料から形成されてもよい。

## [0082]

種々の材料をイオン伝導性層として用いることができるが、1組の態様において、イオン伝導体層は、無機イオン伝導性層である。例えば、無機イオン伝導体層は、セラミック、ガラス、またはガラス質 セラミックであってもよい。いくつかの態様において、上記イオン伝導体は、リチウムオキシスルフィドなどのオキシスルフィドを含む。

#### [0083]

本明細書中に記載された無機イオン伝導体材料がリチウムオキシスルフィドを含むいくらかの態様において、上記リチウムオキシスルフィド(またはリチウムオキシスルフィドを含むイオン伝導体層)は0.1~20重量%の酸化物含有量を有してもよい。上記酸化物の含有量は、リチウムオキシスルフィド材料の全重量に対して、またはリチウムオキシスルフィド材料を含むイオン伝導体層の総重量に対して、測定することができる。例えば、酸化物の含有量は、少なくとも0.1重量%、少なくとも1重量%、少なくとも2重量%、少なくとも15重量%、または少なくとも20重量%であってもよい。いくつかの態様において、酸化物の含有量は、リチウムオキシスルフィドの20重量%以下、15重量%以下、10重量以下、5重量%以下、2重量%以下、または1重量%以下であってもよい。上記範囲の組合せも可能である。層の酸化物含有量を含む元素組成は、エネルギー分散型 X 線分光法などの方法によって決定することができる。

# [0084]

本明細書中に記載された無機イオン伝導体材料がリチウムオキシスルフィドを含むいく つかの態様において、リチウムオキシスルフィド材料(またはリチウムオキシスルフィド を含むイオン伝導体層)は、例えば、0.5:1から1000:1の間の酸素原子に対す る硫黄原子の原子比(S:O)を有する。例えば、リチウムオキシスルフィド材料(また はリチウムオキシスルフィドを含むイオン伝導体層)中の酸素原子に対する硫黄原子の原 子比(S:0)は、少なくとも0.5:1、少なくとも0.667:1、少なくとも1: 1、少なくとも2:1、少なくとも3:1、少なくとも4:1、少なくとも5:1、少な くとも10:1、少なくとも20:1少なくとも50:1、少なくとも70:1、少なく とも90:1、少なくとも100:1、少なくとも200:1、少なくとも500:1、 または少なくとも1000:1であってもよい。リチウムオキシスルフィド材料(または リチウムオキシスルフィドを含むイオン伝導体層)中の酸素原子に対する硫黄原子の原子 比(S:O)は、1000:1以下、500:1以下、200:1以下、100:1以下 、 9 0 : 1 以下、 7 0 : 1 以下、 5 0 : 1 以下、 2 0 : 1 以下、 1 0 : 1 以下、 5 : 1 以 下、3:1以下、または2:1以下であってもよい。上記範囲も可能である(例えば、S :〇の原子比2:1~1000:1、または4:1~100:1)。他の範囲も可能であ る。層の元素組成は、エネルギー分散型X線分光法などの方法によって決定することがで きる。

# [0085]

10

20

30

20

30

40

50

上記原子比は、硫黄原子に対する酸素原子の比(O:S)として表されてもよく、上記比の逆が適用可能であることは注目すべきである。例えば、いくつかの態様において、上記リチウムオキシスルフィド材料(またはリチウムオキシスルフィドを含むイオン伝導体層)は、0.001:1~1.5:1、例えば0.01:1~0.25:1の硫黄原子に対する酸素原子の原子比(O:S)を有するリチウムオキシスルフィドを含む。

#### [0086]

いくつかの態様において、本明細書中に記載のリチウムオキシスルフィド材料は、 化学式: x ( y L i  $_2$  S + z L i  $_2$  O ) + M S  $_2$ 

(式中、Mは、Si、Ge、またはSnであり、y+z=1であり、xは0.5~3の範囲であってもよい)

を有してもよい。いくらかの態様において、x は、少なくとも 0.5、少なくとも 1.0、少なくとも 1.5、少なくとも 2.0、または少なくとも 2.5である。他の態様において、x は、 3.0以下、 2.5以下、 2.0以下、 1.5以下、 1.0以下、または 0.5以下である。上記範囲の組合せも可能である。x の他の値も可能である。

#### [0087]

イオン伝導体は、いくつかの態様において、非晶質のリチウムイオン伝導性オキシスルフィド、結晶性のリチウムイオン伝導性オキシスルフィドまたは非晶質のリチウムイオン伝導性オキシスルフィドと結晶性リチウムイオン伝導性オキシスルフィドとの混合物、例えば、非晶質のリチウムオキシスルフィド、結晶性リチウムオキシスルフィド、または非晶質リチウムオキシスルフィドと結晶性リチウムオキシスルフィドとの混合物を含んでもよい。

#### [0088]

いくつかの態様において、前述したリチウムオキシスルフィド等の無機イオン伝導体は、無機イオン伝導体材料の0~30重量%の範囲のガラス形成添加剤を含む。ガラス形成添加剤の例としては、例えば、 $SiO_2$ 、 $Li_2SiO_3$ 、 $Li_4SiO_4$ 、 $Li_3PO_4$ 、 $Li_3PO_3$ 、 $Li_4SiO_4$ 、 $Li_3PO_4$ 、 $Li_1PO_3$ 、 $Li_1PO_3$  、L

#### [0089]

いくつかの態様において、1つまたは複数の更なる塩(例えば、LiI、LiBr、LiC1、Li $_2$  С О $_3$  および / またはLi $_2$  S O $_4$  ) を、例えば、0 ~ 5 0 モル%の範囲で、無機イオン伝導体材料に添加してもよい。他の塩もまた可能である。いくらかの態様において、更なる塩は、少なくとも 0 モル%、少なくとも 1 0 モル%、少なくとも 2 0 モル%、少なくとも 3 0 モル%、少なくとも 4 0 モル%、あるいは少なくとも 5 0 モル%である。いくらかの態様において、更なる塩は、5 0 モル%以下、4 0 モル%以下、3 0 モル%以下、2 0 モル%以下、または 1 0 モル%以下である。上記範囲の組合せも可能である。モル%の他の値も可能である。

# [0090]

イオン伝導体の更なる例は、窒化リチウム、ケイ酸リチウム、ホウ酸リチウム、アルミン酸リチウム、リン酸リチウム、窒化リン酸リチウム、リチウムシリコスルフィド(1 i t h i u m s i 1 i c o s u 1 f i d e s )、リチウムゲルマノスルフィド(1 i t h i u m g e r m a n o s u 1 f i d e )、リチウム酸化物(例えば、L i  $_2$  O、L i O、L i O 、L i O  $_2$ 、L i R O  $_2$ 、ここで R は希土類金属である)、リチウムランタン酸化物、リチウムチタン酸化物、リチウムボロスルフィド(1 i t h i u m b o r o s u 1 f i d e s ) およびリチウムホスホスルフィド(1 i t h i u m p h o s p h o s u 1 f i d e s

20

30

40

50

)、並びにこれらの組み合わせが挙げられる。

## [0091]

いくらかの態様において、イオン伝導体は、単一イオン伝導性材料(例えば、単一イオン伝導性セラミック材料)から形成される。

## [0092]

本開示を与えられた当業者は、イオン伝導体として使用するための好適な材料を選択することができる。そのような選択を行う際に考慮されるかもしれない関連要因は、イオン伝導体材料のイオン伝導性;電気化学電池内の他の材料の上に、または他の材料と共にイオン伝導体材料をエッチング、付着、または他の方法で形成する能力;イオン伝導体材料の脆弱性;ポリマーまたはセパレータ材料とイオン伝導材料の適合性;電気化学電池の電解質とイオン伝導体材料の適合性;上記材料のイオン伝導率(例えば、リチウムイオン伝導率);および/またはセパレータ材料にイオン伝導体を接着する能力;を含む。

#### [0093]

イオン伝導材料は、スパッタリング、電子ビーム蒸着、真空熱蒸着、レーザアブレーション、化学蒸着(CVD)、熱蒸着、プラズマ強化化学蒸着(PECVD)、レーザ強化化学蒸着、およびジェット蒸着などの任意の好適な方法によって付着させることができる。使用される技術は、付着される材料の種類、層の厚さなどに依存してもよい。

# [0094]

本明細書中に記載されるように、いくらかの好ましい態様において、イオン伝導体材料を、真空蒸着法(例えば、スパッタリング法、CVD法、熱蒸着法または電子ビーム蒸着法)を用いて、セパレータ上に付着させてもよい。真空蒸着法により、平滑で、高密度で、均一な薄層の付着を可能にすることができる。

# [0095]

イオン伝導体が層(例えば、ポリマー層(例えば、セパレータ)に隣接および / または取り付けされた層)の形である態様において、イオン伝導体層の厚さは変化してもよい。 イオン伝導体層の厚さは、例えば 1 n m ~ 7  $\mu$  m の範囲にわたって変化してもよい。 例えば、イオン伝導体層の厚さは、1~10 n m、10~100 n m、10~50 n m、30~70 n m、100~100 n m、または 1~7  $\mu$  mであってもよい。イオン伝導体層の厚さは、 $\eta$  が、 $\eta$  が

#### [0096]

本明細書中に記載のように、本明細書中に記載の方法および物品は、平滑な表面の形成を可能にすることができる。いくつかの態様において、保護構造体のイオン伝導体層のRMS表面粗さは、例えば、1未満μmであってもよい。いくらかの態様において、このような表面のためのRMS表面粗さは、例えば、0.5 nm~1μm(例えば、0.5~10nm、10~50nm、10~500nm、10~500nm、10~500nm、10~500nm、10~500nm、10~500nm、10~500nm、10~500nm、10~500nm、10~500nm、10~500nm、10~500nm、10~500nm、10~500nm、10~500nm、10~500nm、10~500nm、10~500nm以下、0.3μm以下、0.2μm以下、0.1μm以下、0.5μm以下、0.4μm以下、0.3μm以下、0.1μm以下、10nm以下、25nm以下、25nm以下、10nm以下、50nm以下、25nm以下、10nm以下、50nm以下、50nm以下、10nm以下、50nm以下、10nm以下表达以大きく、10nmより大きく、50nmより大きく、10nmより大きく、50nmより大きく、50nmより大きく、50nmより大きく、50nmより大きく、50nmより大きく、50nmより大きく、50nmより大きく、50nmより大きく、50nmより大きく、50nmより大きく、50nmより大きく、50nmより大きく、50nmより大きく、50nmより大きく、50nmより大きく、50nmより大きく、50nmより大きく、50nmより大きく、50nmより大きいRMS表面粗さとのより、50nmより大きいRMS表面粗さと有してもよい。

## [0097]

セパレータは、電気化学電池の短絡をもたらす可能性がある、第1電極と第2電極との間の物理的接触を阻止する(例えば、防止する)ように構成してもよい。上記セパレータは、実質的に電子的に非伝導性であるように構成してもよく、それによりセパレータが電気化学電池の短絡を引き起こす程度を抑制することができる。いくらかの態様において、セパレータの全てまたは一部は、少なくとも約10 $^4$  [ ・m ]、少なくとも約10 $^5$  [ ・m ]、少なくとも約10 $^1$  [ ・m ]、少なくとも約10 $^1$  5 [ ・m ]、または少なくとも約10 $^2$  0 [ ・m ]のバルク電気抵抗率を有する材料から形成してもよい。バルク電気抵抗率は、室温(例えば、25)で測定してもよい。

## [0098]

他の態様において、上記セパレータが実質的にイオン非伝導性であるのに対して、いくつかの態様において、上記セパレータは、イオン伝導性であってもよい。いくつかの態様において、上記ポセパレータの平均イオン伝導率は、少なくとも約10 $^{-7}$ [S/cm]、少なくとも約10 $^{-5}$ [S/cm]、少なくとも約10 $^{-5}$ [S/cm]、少なくとも約10 $^{-1}$ [S/cm]、少なくとも約10 $^{-1}$ [S/cm]、少なくとも約10 $^{-1}$ [S/cm]、少なくとも約10 $^{-1}$ [S/cm]である。いくらかの態様において、上記セパレータの平均イオン伝導率は、約1[S/cm]以下、約10 $^{-3}$ [S/cm]以下、約10 $^{-5}$ [S/cm]以下、約10 $^{-5}$ [S/cm]以下、約10 $^{-5}$ [S/cm]以下、約10 $^{-5}$ [S/cm]以下、約10 $^{-5}$ [S/cm]以下、約10 $^{-5}$ [S/cm]以下、約10 $^{-8}$ [S/cm]以下であってもよい。上記範囲の組み合わせも可能である(例えば、少なくとも約10 $^{-8}$ [S/cm]および約10 $^{-1}$ [S/cm]以下の平均イオン伝導率)。

#### [0099]

いくつかの態様において、セパレータは、固体であってもよい。セパレータは、電解質溶媒が通過することを可能にするために多孔性であってもよい。場合によっては、セパレータは、通過しても、またはセパレータの細孔内に存在してもよい溶媒を除いて、実質的に(ゲル中のような)溶媒を含まない。他の態様において、セパレータは、ゲルの形態であってもよい。

#### [0100]

いくらかの態様において、セパレータは、本明細書中に記載される1つ以上のポリマー材料(例えば、以下に示したセパレータ用のポリマー)を含んでもよいポリマーバインダーの混合物、およびイオン伝導体層用として本明細書中に記載の材料などのセラミックまたはガラス質/セラミック材料を含む充填剤を含んでもよい。

#### [0101]

本明細書中に記載されるセパレータは、様々な材料から形成してもよい。セパレータは いくつかの場合において、ポリマーであってもよく、または他の場合には、無機材料( 例えば、ガラス繊維濾紙)から形成されてもよい。好適なセパレータ材料の例には、それ らに限定されないが、ポリオレフィン(例えば、ポリエチレン、ポリ(ブテン 1)、ポ リ(n ペンテン 2)、ポリプロピレン、ポリテトラフルオロエチレン)、ポリアミン (例えば、ポリ(エチレンイミン)およびポリプロピレンイミン(PPI));ポリアミ ド類(例えば、ポリアミド(Nylon)、ポリ( -カプロラクタム)(Nylon 6 )、ポリ(ヘキサメチレンアジパミド)(Nylon 66))、ポリイミド類(例えば 、ポリイミド、ポリニトリル、およびポリ(ピロメリットイミド 1 , 4 ジフェニルエ ーテル)(Kapton;登録商標)(NOMEX;登録商標)(KEVLAR;登録商 標));ポリエーテルエーテルケトン(PEEK);ビニルポリマー(例えば、ポリアク リルアミド、ポリ(2 ビニルピリジン)、ポリ(N ビニルピロリドン)、ポリ(メチ ルシアノアクリレート)、ポリ(エチルシアノアクリレート)、ポリ(ブチルシアノアク リレート)、ポリ(イソブチルシアノアクリレート)、ポリ(酢酸ビニル)、ポリ(ビニ ルアルコール)、ポリ(塩化ビニル)、ポリ(フッ化ビニル)、ポリ(2 ビニルピリジ ン)、ビニルポリマー、ポリクロロトリフルオロエチレン、およびポリ(イソヘキシルシ アノアクリレート));ポリアセタール;ポリエステル(例えば、ポリカーボネート、ポ 10

20

30

40

20

30

40

50

リブチレンテレフタレート、ポリヒドロキシブチレート):ポリエーテル(ポリ(エチレ ンオキシド)(PEO)、ポリ(プロピレンオキシド)(PPO)、ポリ(テトラメチレ ンオキシド)(PTMO));ビニリデンポリマー(例えば、ポリイソブチレン、ポリ( メチルスチレン)、ポリ(メチルメタクリレート)(PMMA)、ポリ(塩化ビニリデン )、ポリ(フッ化ビニリデン));ポリアラミド(例えば、ポリ(イミノ 1,3 フェ ニレンイミノイソフタロイル)およびポリ(イミノ 1,4 フェニレンイミノテレフタ ロイル));ポリヘテロ芳香族化合物(例えば、ポリベンズイミダゾール(PBI)、ポ リベンゾビスオキサゾール(PBO)およびポリベンゾビスチアゾール(PBT));多 複素環化合物(例えば、ポリピロール);ポリウレタン;フェノール系ポリマー(例えば 、フェノール ホルムアルデヒド);ポリアルキン(例えば、ポリアセチレン);ポリジ エン(例えば、1,2 ポリブタジエン、シスまたはトランス 1,4 ポリブタジエン ):ポリシロキサン(例えば、ポリ(ジメチルシロキサン)(PDMS)、ポリ(ジエチ ルシロキサン)(PDES)、ポリジフェニルシロキサン(PDPS)、およびポリメチ ルフェニルシロキサン(PMPS));並びに無機ポリマー(例えば、ポリホスファゼン 、ポリホスホネート、ポリシラン、ポリシラザン)が挙げられる。いくつかの態様におい て、ポリマーは、ポリ(n ペンテン 2)、ポリプロピレン、ポリテトラフルオロエチ レン、ポリアミド類(例えば、ポリアミド(Nylon)、ポリ( -カプロラクタム) (Nylon 6)、ポリ(ヘキサメチレンアジパミド)(Nylon 66))、ポリイ ミド類(例えば、ポリイミド、ポリニトリル、およびポリ(ピロメリットイミド 1,4 ジフェニルエーテル)(Kapton;登録商標)(NOMEX;登録商標)(KEV LAR;登録商標));ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、およびこれらの組み 合わせが挙げられる。

#### [0102]

これらのポリマーの機械的および電子的特性(例えば、伝導率、抵抗率)は既知である。従って、当業者は、それらの機械的および / または電子的特性(例えば、イオン伝導性および / または電子伝導性 / 抵抗率)に基づいて、好適な材料を選択することができ、および / または本明細書中の記載と組み合わせて、当該技術分野の知識に基づいて、このようなポリマーをイオン伝導性(例えば、単一のイオンに対して伝導性)および / または電子伝導性に変性することができる。例えば、前述の、および明細書中に記載されたポリマー材料は、必要であれば、イオン伝導性を向上させるために、更に塩、例えば、リチウム塩(例えば、LiSCN、LiBF、LiI、LiCIO4、LiAsF6、LiSO3 СF3、LiSO3 СH3、LiBF4、またはLiB(Ph)4、LiPF6、LiC(SО2 СF3)3、およびLiN(SО2 СF3)2)を含んでもよい。

## [0103]

使用するのに好適なセパレータおよびセパレータ材料の更なる例には、発明の名称「S eparators for electrochemical cells o, 19 9 7 年 1 2 月 1 9 日に出願された、米国特許第 6 , 1 5 3 , 3 3 7 号明細書および 1 9 9 8年12月17日提出された、発明の名称「Separators for elect rochemical cells」の、米国特許第6,306,545号明細書に記載 されているように、自立膜として提供されても、または電極の1つ上への直接コーティン グ塗布によって提供されてもよい、微孔性キセロゲル層、例えば微孔擬ベーマイト層を含 むものである。固体電解質およびゲル電解質は、それらの電解質機能に加えて、セパレー タとして機能してもよい。有用なゲルポリマー電解質の例には、それらに限定されないが ゛ポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシド、ポリアクリロニトリル、ポリシロキ サン、ポリイミド、ポリホスファゼン、ポリエーテル、スルホン化ポリイミド、全フッ素 化膜(NAFION樹脂)、ポリジビニルポリエチレングリコール、ポリエチレングリコ ールジアクリレート、ポリエチレングリコールジメタクリレート、それらの誘導体、それ らの共重合体、それらの架橋構造体および網目状構造体、およびそれらの混合物からなる 群から選択される1つ以上のポリマー、並びに任意に1つ以上の可塑剤を含むものが挙げ られる。

20

30

40

50

#### [0104]

セパレータの全てまたは一部を形成するために使用され得る他の好適な材料は、発明の名称「Electrode Protection in Both Aqueous and Non-Aqueous Electrochemical Cells, including Rechargeable Lithium Batteries」の、2010年7月1日に出願し、2010年12月30日に公開された、米国特許出願公開第2010/0327811号明細書に記載のセパレータ材料が挙げられ、すべての目的のために、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。

# [0105]

本開示を与えられた当業者は、セパレータとして使用するための好適な材料を選択することができる。そのような選択を行う際に考慮される可能性がある関連要因は、セパレータ材料のイオン伝導性;電気化学電池内の他の材料の上に、または他の材料と共にセパレータ材料を付着させるか、他の方法でセパレータ材料を形成する能力;セパレータ材料の可撓性;セパレータ材料の多孔性(例えば、全体の気孔率、平均細孔径、細孔径分布、および/または屈曲度);電気化学電池を形成するために使用される製造プロセスとのセパレータ材料の適合性;電気化学電池の電解質とセパレータ材料との相溶性;および/またはセパレータ材料をイオン伝導材料に接着する能力;を含む。いくらかの態様において、セパレータ材料は、機械的欠陥なしに、イオン伝導体付着プロセスを継続する能力に基づいて選択することができる。例えば、比較的高い温度や高い圧力を用いてイオン伝導体材料(例えば、セラミックイオン伝導体材料)を形成する態様において、セパレータ材料は、のような高い温度および圧力に耐えるように選択または構成してもよい。

#### [0106]

当業者は、候補物質から好適なセパレータ材料を選択するための簡単なスクリーニング試験を用いることができる。1つの簡単なスクリーニング試験は、電子の分離を維持しながら、機能するために、材料を横切って(例えば、材料の細孔を通って)イオン種の通過を必要とする電気化学電池におけるセパレータとしての材料を配置することを含む。上記材料が、この試験において、実質的にイオン伝導性である場合、電気化学電池の放電時に電流を発生する。別の簡単なスクリーニング試験は、本明細書中に記載の種々の方法によって、セパレータの表面エネルギーを増加させる能力を含む。スクリーニング試験は、本明細書中に記載のようにセパレータとイオン伝導体層との接着性を試験することを含んでもよい。別のスクリーニング試験は、電気化学電池に使用される電解質の存在下で膨潤しないセパレータの能力を試験することを含んでもよい。当業者によって、他の簡単な試験を行うことができる。

## [0107]

セパレータの厚さは変化してもよい。セパレータの厚さは、例えば、 $5 \sim 40~\mu$ mの範囲にわたって変化してもよい。例えば、セパレータの厚さは、 $10 \sim 20~\mu$ m、 $20 \sim 30~\mu$ m、または $20 \sim 40~\mu$ mであってもよい。セパレータの厚さは、例えば、 $40~\mu$ m以下、 $30~\mu$ m以下、 $25~\mu$ m以下、 $10~\mu$ m以下、または $9~\mu$ m以下であってもよい。いくつかの態様において、セパレータの厚さは、少なくとも $9~\mu$ m、少なくとも $10~\mu$ m、少なくとも $20~\mu$ m、少なくとも $25~\mu$ m、少なくとも $30~\mu$ m、または少なくとも $40~\mu$ mである。他の厚さも可能である。上記範囲の組合せも可能である。

#### [0108]

本明細書中に記載されるように、セパレータは、平滑な表面を有していてもよい。いくつかの態様において、セパレータのRMS表面粗さは、例えば、1  $\mu$ m未満であってもよい。いくらかの態様において、そのような表面に対するRMS表面粗さは、例えば、0.5 nm~1  $\mu$ m(例えば、0.5~10 nm、10~50 nm、10~100 nm、50~200 nm、10~500 nm)であってもよい。いくつかの態様において、上記RMS表面粗さは、0.9  $\mu$ m以下、0.8  $\mu$ m以下、0.7  $\mu$ m以下、0.6  $\mu$ m以下、0.5  $\mu$ m以下、0.4  $\mu$ m以下、0.2  $\mu$ m以下、0.10 nm以下、7.5 nm以下、50 nm以下、25 nm以下、10 nm以下、5 nm以下、2 nm以下、1

20

30

40

50

n m以下であってもよい。いくつかの態様において、上記 R M S 表面粗さは、 1 n m より大きく、 5 n m より大きく、 1 0 n m より大きく、 5 n m より大きく、 1 0 n m より大きく、 5 n m より大きく、 1 0 n m より大きく、 5 n m 以下 および 1 n m より大きい R M S 表面粗さ )。

## [0109]

本明細書中に記載されるように、セパレータは、多孔性であってもよい。いくつかの態様において、セパレータの細孔径は、例えば、 $5\mu$ m未満であってもよい。いくらかの態様において、セパレータの細孔径は、 $50nm \sim 5\mu$ mであってもよい。いくつかの態様において、細孔径は、 $5\mu$ m以下、 $1\mu$ m以下、500nm00nm以下、300nm00nm以下、100nm00nm以下、 $1\mu$ 00nm以下、100nm00nm以下、100nm00nm以下、100nm00nm以下、100nm00nm以下、100nm00nm以下大きく、100nm00nm以下大きく、100nm00nm以下大きく、100nm00nm以下大きく、100nm00nmより大きく、100nm00nmより大きく、100nm00nmより大きく、100nm00nmより大きく、100nm10nmより大きく、100nm10nmより大きくい細孔径)。

#### [0110]

本明細書中に記載されるように、イオン伝導体層に隣接して配置されるセパレータの平均細孔径に対するイオン伝導体層の相対的厚さは、上記2つの層の接着強度の程度に影響を与えてもよい。例えば、イオン伝導体層の厚さは、セパレータの平均細孔径(または最大細孔径)より大きくてもよい。いくらかの態様において、イオン伝導体層の平均写をして、セパレータに隣接するイオン伝導体層の平均細孔径(または最大細孔径)の少なくとも1.7倍、少なくとも1.7倍、少なくとも1.7倍、少なくとも3.8倍、少なくとも3.8倍、少なくとも3.8倍、少なくとも4.0倍、少なくとも3.8倍、少なくとも4.0倍、少なくとも5.0倍、少なくとも3.8倍、少なくとも10.0倍、の倍、の倍、の倍、の倍、のである。いくらかの態様において、イオン伝導体層の平均厚さは、イオン伝導体に、10.0倍以下、3.8倍以下、3.5倍以下、3.5倍以下、3.8倍以下、3.5分回組合せも可能である。平均組入径とイオン伝導体層の厚さの他の組合せも可能である。

# [0111]

セパレータの平均細孔径に対するイオン伝導体層の厚さの比は、例えば、少なくとも1:1(例えば、1.1:1)、少なくとも2:1、少なくとも3:2、少なくとも3:1、少なくとも4:1、少なくとも5:1、または少なくとも10:1であってもよい。セパレータの平均細孔径に対するイオン伝導体層の厚さの比は、10:1以下、5:1以下、3:1以下、少なく以上、または2:1以下(例えば、1.1:1)、または1:1以下であってもよい。他の比も可能である。上記範囲の組合せも可能である。

## [0112]

本明細書中に記載されるように、種々の方法を、イオン伝導体 / セパレータ複合体を形成するために使用してもよい。上記複合体の厚さは、例えば、  $5 \sim 40 \mu$ mの範囲にわたって変化してもよい。例えば、上記複合体の厚さは、  $10 \sim 20 \mu$ m、  $20 \sim 30 \mu$ m、 または  $20 \sim 40 \mu$ mであってもよい。上記複合体の厚さは、例えば、  $40 \mu$ m以下、  $30 \mu$ m以下、  $25 \mu$ m以下、  $10 \mu$ m以下、  $9 \mu$ m以下、 または  $7 \mu$ m以下であってもよい。いくつかの態様において、上記複合体の厚さは、少なくとも  $5 \mu$ m、 少なくとも  $9 \mu$ m、 少なくとも  $10 \mu$ m、 少なくとも  $20 \mu$ m、 少なくとも  $25 \mu$ m、 少なくとも  $30 \mu$ mであるか、または少なくとも  $40 \mu$ mである。他の厚さも可能である。上記範囲の組合せも可能である。

# [0113]

いくつかの態様において、上記複合体の平均イオン伝導率(例えば、リチウムイオン伝

20

30

50

導性)は、少なくとも約 $10^{-7}$  [S/cm]、少なくとも約 $10^{-6}$  [S/cm]、少なくとも約 $10^{-4}$  [S/cm]、少なくとも約 $10^{-4}$  [S/cm]、少なくとも約 $10^{-2}$  [S/cm]、少なくとも約 $10^{-1}$  [S/cm]、少なくとも約1[S/cm]、少なくとも約10[S/cm]である。伝導率は、室温(例えば、25 )で測定してもよい。

## [0114]

イオン伝導体層およびセパレータを含む本明細書中に記載された複合構造体は、単独で包装しても(必要に応じて取り扱いのための基材などの好適な要素を有する)、または保護された電極を形成するために電気活性材料と共に包装してもよい自立型構造体であっても、或いは、組み立てて電気化学電池としてもよい。

[0115]

いくらかの態様において、電気化学電池は、電気活性材料を含む第1の電極、第2電極、並びに第1および第2の電極との間に配置された複合体を含む。上記複合体は、平均細孔径を有する細孔を含むセパレータ、および上記セパレータに接合した無機イオン伝導体層を含む。上記セパレータは、少なくとも10 $^4$  [ ・m ] (例えば、少なくとも約10 $^{10}$  [ ・m ]、または少なくとも約10 $^{15}$  [ ・m ]、例えば10 $^{10}$  ~ 10 $^{15}$  [ ・m ] のバルク電気抵抗率を有してもよい。無機イオン伝導体層は、少なくとも約10 $^{16}$  [ S / c m ] のリチウムイオン伝導率を有し、0.1~20重量%の酸化物含有量を有するリチウムオキシスルフィドを含む。

[0116]

リチウムオキシスルフィドを含むイオン伝導体層は、第1の電極およびセパレータそれぞれと直接接触する単一層であってもよい。場合によっては、イオン伝導体層は、複数のイオン伝導体層を含む多層構造体の一部であってもよい。任意に、多層構造体の少なくとも2つの層は、異なる材料から形成される。他の場合において、多層構造体の少なくとも2つの層は、同一材料から形成される。

## [0117]

上記リチウムオキシスルフィドは、式:

 $x(yLi_2S+zLi_2O)+MS_2$ 

(式中、M は、S i 、G e 、またはS n であり、y + z = 1 であり、x は 0 . 5 ~ 3 の範囲であってもよい)

#### [ 0 1 1 8 ]

上記セパレータと無機イオン伝導体層との接着強度は、場合によっては、ASTMD3359-02規格に準拠するテープ試験に合格するのに十分に強いものであってもよい。上記セパレータと無機イオン伝導体層との接着強度が、ある場合には、少なくとも350N/mまたは少なくとも500N/mであってもよい。いくつかの態様において、上記無機イオン伝導体層は、共有結合によってセパレータに接合されている。共有結合は、本明細書中に記載の好適な方法によって達成されてもよく、1つの態様には、セパレータを加える前または無機イオン伝導体層およびセパレータの接合前の、セパレータのプラズマ処理を含む。

#### [0119]

いくつかの態様において、セパレータの平均細孔径に対する無機イオン伝導体層の厚さの比は、少なくとも1.1:1(例えば、少なくとも2:1、少なくとも3:1、または少なくとも5:1)である。

#### [0120]

無機イオン伝導体層は、2.0μm以下(例えば、1.5μm以下、1.3μm以下、

20

40

50

 $1 \mu m$ 以下、8 0 0 n m以下、6 0 0 n m以下、または $4 0 0 \sim 6 0 0 n m$ )の厚さを有してもよい。

## [0121]

場合によっては、 $5 \sim 40 \mu$  mの厚さを有するセパレータが含まれる。上記セパレータは、固体ポリマーセパレータであってもよい。例えば、上記セパレータは、ポリ(n ペンテン 2)、ポリプロピレン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリアミド(例えば、ポリアミド(Nylon)、ポリ( -カプロラクタム)(Nylon 6)、ポリ(ヘキサメチレンアジパミド)(Nylon 66))、ポリイミド(例えば、ポリニトリル、およびポリ(ピロメリットイミド 1,4 ジフェニルエーテル)(Kapton;登録商標、NOMEX;登録商標、KEVLAR;登録商標))、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)およびそれらの混合物の1つ以上を含むか、またはそれらから形成されてもよい。上記セパレータは、本明細書中に記載された他のポリマーまたは材料を含むか、またはそれらから形成されてもよい。

## [0122]

いくらかの態様において、セパレータは、ポリマーバインダーと、イオン伝導体層のための本明細書中に記載された材料などのセラミックまたはガラス質 / セラミック材料を含む充填剤との混合物を含んでもよい。

# [0123]

上記セパレータは、 $5 \mu m$ 以下、 $1 \mu m$ 以下、 $0.5 \mu m$ 以下、 $0.05 \sim 5 \mu m$ 、または $0.1 \sim 0.3 \mu m$ の平均細孔径を有してもよい。

#### [0124]

上記複合体は、Gurley test TAPPI Standard T 536 om - 12に準拠して、少なくとも20,000[Gurley 秒]、少なくとも40,000[Gurley 秒]、少なくとも60,000[Gurley 秒]、少なくとも80,000[Gurley 秒]、少なくとも100,000[Gurley 秒]、 または少なくとも120,000[Gurley 秒]の透気時間を有してもよい。上記複合体は、Gurley test TAPPI Standard T 536 om - 12に準拠して、300,000[Gurley 秒]以下の透気時間を有してもよい。

## [0125]

上記複合体は、例えば、電子ビーム蒸着法などの真空蒸着法により、またはスパッタリング法により、セパレータ上にイオン伝導体層を付着させることによって形成してもよい

#### [0126]

本明細書中に記載される複合体は、様々な電気化学電池に用いてもよいが、1組の態様において、上記複合体は、リチウム硫黄電池などのリチウム電池に含まれる。従って、第1の電極は、第1電気活性材料として、リチウム金属および/またはリチウム合金などのリチウムを含んでもよく、第2の電極は、第2の電気活性材料として硫黄を含む。

#### [0127]

1組の態様において、電気化学電池は、リチウムを含む第1の電極、硫黄を含む第2の電極、上記第1の電極および第2の電極の間に位置されるセパレータ、および上記セパレータに接触および/または接合し、リチウムイオン伝導性オキシスルフィドを含む固体イオン伝導体を含むリチウム 硫黄電池である。

## [0128]

ポリマー層が、基材(例えば、イオン伝導体層)上に配置される態様において、例えば、多層保護構造体の一部として、上記ポリマー層を硬化するかまたは他の方法で基材上に直接作製するか、或いはポリマーを別々に基材に加えてもよい(例えば、市販のセパレータ)と理解されるべきである。

# [ 0 1 2 9 ]

上記ポリマー層は、(例えば、ゲルとは対照的に)固体であってもよい。ポリマー層は 、いくらかの態様において、電子非伝導性であるように構成されてもよく、少なくとも約

20

30

40

50

10 $^4$ [・m]、少なくとも約10 $^5$ [・m]、少なくとも約10 $^1$ 0[・m]、少なくとも約10 $^1$ 5[・m]、または少なくとも約10 $^2$ 0[・m]のバルク電気抵抗率を有する材料から形成されてもよい。

#### [0130]

いくつかの態様において、上記ポリマーは、イオン伝導性であってもよい。いくつかの態様において、上記ポリマーの平均イオン伝導率は、少なくとも約10 $^{-7}$ [S/cm]、少なくとも約10 $^{-6}$ [S/cm]、少なくとも約10 $^{-5}$ [S/cm]、少なくとも約10 $^{-5}$ [S/cm]、少なくとも約10 $^{-1}$ [S/cm]、少なくとも約10 $^{-1}$ [S/cm]、少なくとも約10 $^{-1}$ [S/cm]、少なくとも約10 $^{-1}$ [S/cm]、少なくとも約10 $^{-1}$ [S/cm]以下、約10 $^{-1}$ [S/cm]以下、約10 $^{-2}$ [S/cm]以下、約10 $^{-3}$ [S/cm]以下、約10 $^{-5}$ [S/cm]以下、約10 $^{-6}$ [S/cm]以下、約10 $^{-7}$ [S/cm]以下、または約10 $^{-8}$ [S/cm]以下であってもよい。上記範囲の組み合わせも可能である(例えば、少なくとも約10 $^{-8}$ [S/cm]および約10 $^{-1}$ [S/cm]以下の平均イオン伝導率)。伝導率は、室温(例えば、25)で測定してもよい。

#### [0131]

本明細書中に記載されたポリマー層は、様々な材料から形成してもよい。上記ポリマー 層に用いるのに好適である材料の例には、それらに限定されないが、ポリアミン(例えば 、ポリ(エチレンイミン)およびポリプロピレンイミン(PPI));ポリアミド類(例 えば、ポリアミド(Nylon)、ポリ( -カプロラクタム)(Nylon 6)、ポリ (ヘキサメチレンアジパミド)(Nylon 66))、ポリイミド類(例えば、ポリイ ミド、ポリニトリル、およびポリ(ピロメリットイミド 1,4 ジフェニルエーテル) (Kapton);ビニルポリマー(例えば、ポリアクリルアミド、ポリ(2 ビニルピ リジン)、ポリ(N ビニルピロリドン)、ポリ(メチルシアノアクリレート)、ポリ( エチルシアノアクリレート)、ポリ(ブチルシアノアクリレート)、ポリ(イソブチルシ アノアクリレート)、ポリ(酢酸ビニル)、ポリ(ビニルアルコール)、ポリ(塩化ビニ ル )、ポリ (フッ化ビニル )、ポリ (2 ビニルピリジン )、ビニルポリマー、ポリクロ ロトリフルオロエチレン、およびポリ(イソヘキシルシアノアクリレート));ポリアセ タール;ポリオレフィン(例えば、ポリ(ブテン 1)、ポリ(n ペンテン 2)、ポ リプロピレン、ポリテトラフルオロエチレン);ポリエステル(例えば、ポリカーボネー ト、ポリブチレンテレフタレート、ポリヒドロキシブチレート);ポリエーテル(ポリ( エチレンオキシド)(PEO)、ポリ(プロピレンオキシド)(PPO)、ポリ(テトラ メチレンオキシド)(PTMO));ビニリデンポリマー(例えば、ポリイソブチレン、 ポリ(メチルスチレン)、ポリ(メチルメタクリレート)(PMMA)、ポリ(塩化ビニ リデン)、およびポリ(フッ化ビニリデン));ポリアラミド(例えば、ポリ(イミノ 1,3 フェニレンイミノイソフタロイル)およびポリ(イミノ 1,4 フェニレンイ ミノテレフタロイル));ポリヘテロ芳香族化合物(例えば、ポリベンズイミダゾール( PBI)、ポリベンゾビスオキサゾール(PBO)およびポリベンゾビスチアゾール(P BT));多複素環化合物(例えば、ポリピロール);ポリウレタン;フェノール系ポリ マー(例えば、フェノール ホルムアルデヒド);ポリアルキン(例えば、ポリアセチレ ン);ポリジエン(例えば、1,2 ポリブタジエン、シスまたはトランス 1,4 ポ リブタジエン);ポリシロキサン(例えば、ポリ(ジメチルシロキサン)(PDMS)、 ポリ(ジエチルシロキサン)(PDES)、ポリジフェニルシロキサン(PDPS)、お よびポリメチルフェニルシロキサン(PMPS));並びに無機ポリマー(例えば、ポリ ホスファゼン、ポリホスホネート、ポリシラン、ポリシラザン)が挙げられる。いくつか の態様において、上記ポリマーは、ポリビニルアルコール、ポリイソブチレン、エポキシ 、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリテトラフルオロエチレン、およびそれらの組み合 わせからなる群から選択してもよい。これらのポリマーの機械的および電子的特性(例え ば、伝導率、抵抗率)は既知である。従って、当業者は、それらの機械的および/または 電子的特性(例えば、イオン伝導性および/または電子伝導性)に基づいて、好適なポリ

20

30

40

50

マーを選択することができ、および / または本明細書中の記載と組み合わせて、当該技術分野の知識に基づいて、このようなポリマーをイオン伝導性(例えば、単一のイオンに対して伝導性)および / または電子伝導性に変性することができる。例えば、前述のポリマー材料は、イオン伝導性を向上させるために、更に塩、例えば、リチウム塩(例えば、LiSCN、LiBr、LiI、LiClO $_4$ 、LiAsF $_6$ 、LiSО $_3$ СF $_3$ 、LiSО $_3$ СН $_3$ 、LiBF $_4$ 、またはLiB(Ph) $_4$ 、LiPF $_6$ 、LiC(SО $_2$ СР $_3$ ) $_3$ 、およびLiN(SО $_2$ СР $_3$ ) $_2$ )を含んでもよい。

## [0132]

本開示を与えられた当業者は、ポリマー層として使用するための好適な材料を選択することができる。そのような選択を行う際に考慮される可能性がある関連要因は、ポリマー材料のイオン伝導性;電気化学電池内の他の材料の上に、または他の材料と共にポリマー材料を付着させるか、他の方法でポリマー材料を形成する能力;ポリマー材料の可撓性;ポリマー材料の多孔性(例えば、全体の気孔率、平均細孔径、細孔径分布、および/または屈曲度);電気化学電池を形成するために使用される製造プロセスとのポリマー材料の適合性;電気化学電池の電解質とセパレータ材料との相溶性;および/またはポリマー材料をイオン伝導材料に接着する能力;を含む。

#### [0133]

ポリマー層の厚さは変化してもよい。上記ポリマー層の厚さは、例えば、 $40\mu$ m以下、 $30\mu$ m以下、 $25\mu$ m以下、 $10\mu$ m以下、 $5\mu$ m以下、 $3\mu$ m以下、 $2\mu$ m以下、 $1\mu$ m以下、 $0.5\mu$ m以下、 $0.5\mu$ m以下であってもよい。いくつかの態様において、上記ポリマー層の厚さは、少なくとも $0.01\mu$ m、少なくとも $0.05\mu$ m、少なくとも $0.1\mu$ m、少なくとも $0.5\mu$ m、少なくとも $1\mu$ m、少なくとも $10\mu$ mである。他の厚さも可能である。上記範囲の組合せも可能である。

#### [0134]

いくつかの態様において、第1の電極(例えば、図1中の電極102)などの電極は、リチウムを含む好適な電気活性材料には、それらに限定されないが、リチウム金属(例えば、リチウム箔および/または導電性基材上に付着させたリチウムなど)およびリチウム合金(例えば、リチウム アルミニウム合金およびリチウム 錫合金)を含む。いくつかの態様において、電極の電気活性リチウム含有材料は、50重量%を超えるリチウムを含む。現に他の態様において、電極の電気活性リチウム含有材料は、75重量%を超えるリチウムを含む。更に他の態様において、電極の電気活性リチウム含有材料は、90重量%を超えるリチウムを含む。便例えば、負極とすることができる第1の電極に)使用することができる電気活性材料の他の例としては、これらに限定されないが、他のアルカリ金属(例えば、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、フランシウム)、アルカリ土類の電域、ナトリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、ラジウム)などが挙げられる。いくつかの態様において、第1の電極は、リチウムイオン電気化学電池用の電極である。場合によっては、第1の電極はアノードまたは負極である。

## [0135]

第2の電極(例えば、図1中の電極104)は、様々な好適な電気活性材料を含んでもよい。場合によっては、第2の電極はカソードまたは正極である。

## [0136]

いくつかの態様において、電極内(例えば、正極内)の電気活性材料は、 $LiCoO_2$ 、 $LiCo_xNi_{Q1-x}OO_2$ 、 $LiCo_xNi_yMn_{Q1-x-y}$ (例えば、 $LiNi_{Q1-x}OO_2$ )、 $LiMn_2O_4$ などの金属酸化物、およびこれらの組み合わせ含んでもよい。いくつかの態様において、例えば、電極内(例えば、正極内)の電極活性材料は、リチウム遷移金属リン酸塩(例えば、 $LiFePO_4$ )を含んでもよく、いくらかの態様において、それらはホウ酸塩および / またはケイ酸塩で置換することができる。

20

30

40

50

#### [0137]

いくらかの態様において、電極内(例えば、正極内)の電気活性材料は、電気活性遷移金属カルコゲン化物、電気導電性ポリマー、および/または電気活性硫黄含有材料、並びにこれらの組み合わせが挙げられる。本明細書中で使用される用語「カルコゲン化物」は、酸素、硫黄、およびセレンの元素の一つ以上を含む化合物に関する。好適な遷移金属ルコゲン化物の例としては、それらに限定されないが、Mn、V、Cr、Ti、Fe、Co、Ni、Cu、Y、Zr、Nb、Mo、Ru、Rh、Pd、Ag、Hf、Ta、W、e、Os、およびIrからなる群から選択される遷移金属の電気活性酸化物、硫化物、およびセレン化物が挙げられる。1つの態様において、遷移金属カルコゲン化物は、二の水の態はにおいて、遷移金属カルコゲン化物は、二の水の水のでもよびで、マンガン、コバルト、およびバナジウムの電気活性酸化物、および鉄の電気活性での側には、それらに限定されないが、ポリピロール、ポリアニリン、ポリフェニレン、ポリチオフェン、およびポリアセチレンからなる群から選択される電気活性および電子伝導性ポリマーが挙げられる

[0138]

いくらかの態様において、電極内(例えば、正極内)の電極活性材料には、硫黄を含んでもよい。いくつかの態様において、電極内の電気活性材料は、電気活性硫黄含有材料を含んでもよい。本明細書中で使用される「電気活性硫黄含有材料」の語は、電気化学的電極活性材料を意味する。1つの例として、上記電気活性硫黄含有材料は、元素硫黄(例素は、S8)を含んでもよい。いくつかの態様において、電気活性硫黄含有材料は、元素硫黄(元素 が、 これらに限定されないが、元素硫黄;有機または無機であってもよい(アルカリ金属の)硫化物または多硫化物;並びにポリマーであってもなくてもよい(限定されないが、元素硫黄;有機材料には、それらに限定されないが、元素では、好適な有機材料には、それらに限定されないが、ヘテロ原子、導電性ポリマーセグメント、複合材、および導電性ポリマーを更に硫黄が、ヘテロ原子、導電性ポリマーセグメント、複合材、および導電性ポリマーを更に硫黄合材料は、少なくとも約40重量%の硫黄を含む。場合によっては、電気活性硫黄含有材料は、少なくとも約40重量%の硫黄を含む。場合によっては、電気活性硫黄含有材料は、少なくとも約50重量%、少なくとも約50重量%、または少なくとも約90重量%の硫黄を含む。

[0139]

硫黄含有ポリマーの例には、Skotheimらの米国特許第5,601,947号明細書および同5,690,702号明細書;Skotheimらの米国特許第5,529,860号明細書および同6,117,590号明細書;2001年3月13日交付のGorkovenkoらの米国特許第6,201,100号明細書;および国際公開第99/33130号に記載されたものが挙げられる。他の好適な多硫化物結合を含有する電気活性硫黄含有材料は、Skotheimらの米国特許第5,441,831号明細書;Perichaudらの米国特許第4,664,991号明細書;並びにNaoiらの米国特許第5,723,230号明細書、同5,783,330号明細書、同5,792,575号明細書および同5,882,819号明細書に記載されている。電気活性硫黄含有材料の更なる例には、例えば、Armandらの米国特許第4,739,018号明細書;共にDe Jongheらの米国特許第4,833,048号明細書および同4,917,974号明細書;共にViscoらの米国特許第5,162,175号明細書および同5,516,598号明細書;並びにOyamaらの米国特許第5,324,599号明細書に記載されたジスルフィド基を含有するものが挙げられる。

[0140]

硫黄は(例えば、多孔性正極であってもよい)第2の電極における電気活性種として主に記載されているが、硫黄が、本明細書中で、電極内の電気活性材料の成分として記載されている場合はいつでも、どんな好適な電気活性種を用いてもよいと理解されるべきであ

20

30

40

50

る。例えば、いくらかの態様において、第2の電極(例えば、多孔性正極)内の電気活性種は、一般にニッケル水素電池に使用されるものなどの水素吸蔵合金を含んでもよい。本開示を提供された当業者は、本明細書中に記載の着想物を、他の活性物質を用いた電極を含む電気化学電池にまで拡張することができたであろう。

## [0141]

本明細書中に記載の態様は、任意のタイプの電気化学電池と関連して使用してもよい。いくらかの態様において、上記電気化学電池は、一次(非充電式)電池であってもよい。他の態様において、上記電気化学電池は、二次(再充電式)電池であってもよい。いくらかの態様は、リチウム再充電式電池に関する。いくらかの態様において、上記電気化学電池は、リチウム 硫黄再充電式電池を含む。しかしながら、リチウム電池が本明細書中に記載されている場合はいつでも、如何なる類似したアルカリ金属電池を使用してもよいと理解すべきである。従って、本発明の態様は、リチウムアノードを保護するために特に有用であるが、本明細書中に記載の態様は、電極保護が望まれる他の用途にも適用可能である。

#### [0142]

任意の好適な電解質は、本明細書中に記載の電気化学電池に使用してもよい。一般に、電解質の選択は、電気化学電池の化学的性質、特に電気化学電池内の電極間で輸送されるイオン種に依存する。好適な電解質は、いくつかの態様において、イオン伝導率を提供する1つ以上のイオン性電解質塩および1つ以上の液体電解質溶媒、ゲルポリマー材料、または他のポリマー材料を含んでもよい。有用な非水性液体電解質溶媒の例には、それらに限定されないが、非水性有機溶媒、例えば、N・メチルアセトアミド、アセトニトリル、アセタール、ケタール、エステル、カルボネート、スルホン、スルフィット、スルホラン、脂肪族エーテル、非環式エーテル、環式エーテル、グライム、ポリエーテル、リンをエステル、シロキサン、ジオキソラン、N・アルキルピロリドン、それらの置換した形、はよびそれらのブレンドが挙げられる。上記のもののフッ素化誘導体も、液体電解質として有用である。場合によっては、水性溶媒を、リチウム電池用の電解質として使用してもよい。水性溶媒には、イオン性塩などの他の成分を含有することができる、水を含るでもよい。水性溶媒には、イオン性塩などの他の成分を含有することができる、水を含色電解質中の水素イオン濃度を低減するように、電解質を塩基性にする他の種を含んでもよい。

[0143]

上記電解質には、イオン伝導性を提供するために、1つ以上のイオン性電解質塩を含んでもよい。いくつかの態様において、1つ以上のリチウム塩(例えば、LiSCN、LiB  $\Gamma$  、LiI、LiClO4、LiAsF6、LiSO3  $\Gamma$   $\Gamma$  3、LiSO3  $\Gamma$  6、LiSO3  $\Gamma$  6、LiSO4  $\Gamma$  6、LiS 8  $\Gamma$  6、LiS 9  $\Gamma$  6、 $\Gamma$  6  $\Gamma$  8  $\Gamma$  8  $\Gamma$  9  $\Gamma$ 

# [0144]

図面に示される電気化学電池および構成要素は例示であり、構成要素の向きを変えることができることを理解すべきである。更に、非平面の構成は、図示のものとは異なる材料の割合で配置し、他の代替的な構成は、本発明の特定の態様に関連して有用である。典型的な電気化学電池はまた、例えば、格納構造体、電流コレクタ、外部回路などを含むことができる。当業者は、図面に示され、本明細書中に記載されるように一般的な概略構成で利用することができる多くの構成をよく知っている。

#### [0145]

本明細書中で使用されるように、別の層「の上に」、「の上面に」または「に隣接して」あると言及されるとき、上記層の上に、上記層の上面に、または上記層に隣接して直接存在することができる、或いは介在層が存在してもよい。別の層「の直接上にある」、別の層「に直接隣接する」または別の層「に接触している」層は、介在層が存在しないことを意味する。同様に、2つの層「の間に」置かれた層は、介在層が存在せずに上記2つの層の間に直接存在してもよく、または介在層が存在してもよい。

## 【実施例】

#### [0146]

以下の実施例は、本発明のいくらかの態様を例証するものであって、本発明の範囲全体を例示するものではない。

#### [0147]

#### 実施例1A

この実施例では、層の間の改善された接着強度を有する、自立型のセパレータ(例えば 、イオン伝導性セパレータ複合体)上にイオン伝導体層を形成する方法を記載する。

#### [0148]

100~200nmの細孔径を有する市販のセパレータ、「Celgard 2400」を、基材として使用した。上記セパレータを、「 $Anode Layer Ion Source」を用いて、チャンバ内で、<math>10^{-3}$ トルの圧力、50 Wの電力で、アルゴンガスの存在下で、プラズマで前処理した。上記処理を 7 分間続けた。プラズマ処理の前に、上記セパレータの表面エネルギーは 32[dynes]であった。ダインペンセットによって測定された、プラズマ処理後のセパレータの表面エネルギーは、70[dynes]より大きかった。

#### [0149]

次いで、リチウムオキシスルフィド、イオン伝導体の層を、電子ビーム蒸着法によって、セパレータ上に付着させて、イオン伝導体層を形成した。リチウムオキシスルフィド層の主要な構成要素は、以下の比率:Si:Oが1.5:1、S:Oが4.5:1、およびS:Siが3.1:1での、リチウム、ケイ素、硫黄および酸素であった。3つの実験において、図4A~図4Cに示すように、上記イオン伝導体層の厚さは、約600~800nmの範囲であった。これらの実験における、セパレータの細孔径に対するイオン伝導体層の厚さの比(厚さ:細孔径)は、約3:1~8:1の範囲であった。

# [0150]

図 4 A、図 4 B、および図 4 C は、市販のセパレータ上のイオン伝導体(リチウムオキシスルフィド)コーティングを示す走査型電子顕微鏡(SEM)画像である。図 4 A は、2 5  $\mu$ mの厚さのセパレータ上のリチウムオキシスルフィドコーティングのSEM画像である。リチウムオキシスルフィド層の厚さは 6 1 0 n mであった。図 4 B は、2 5  $\mu$  mセパレータ上のリチウムオキシスルフィド層のSEM画像である。リチウムオキシスルフィド層のSEM画像である。リチウムオキシスルフィド層の厚さは 6 6 1 n mであった。図 4 C は、セパレータ材料上の 8 0 0 n mの厚さのリチウムオキシスルフィドコーティングのSEM断面画像である。これらの画像はまた、リチウムオキシスルフィド材料は、セパレータの細孔内に浸透していなかったことを示している。

#### [0151]

テープ試験は、イオン伝導体層とセパレータとの接着性を測定するために、ASTM D3359 02規格に準拠して行った。上記試験により、上記イオン伝導体が上記セパレータに十分結合され、上記セパレータから剥離しなかったことを実証した。

# [0152]

この実施例では、イオン伝導体(リチウムオキシスルフィド)層の付着前にプラズマを 用いるセパレータの表面の前処理により、前処理工程の非存在下(比較例 1 )と比較して 、上記セパレータに対する上記イオン伝導体層の接着性が強化されたことを示す。

## [0153]

50

10

20

30

#### 実施例1B

リチウムオキシスルフィドイオン伝導体層が 1 μ m の厚さを有した以外は、実施例 1 A に記載したものと同様のイオン伝導体 セパレータ複合体を形成した。上記リチウムオキシスルフィド層の付着前に、実施例 1 A に記載したように、上記セパレータの表面をプラズマで処理した。

## [0154]

最終的な複合体は、3 k P a の圧力差で行われた G u r l e y 試験(TAPPI S t a n d a r d T 5 3 6 o m - 1 2)によって測定されたように、未処理のセパレータと比べて 1 7 倍減少した透気度を示した(即ち、リチウムオキシスルフィド層の付着前にプラズマで処理しなかったセパレータ、比較例 1)。最終的な複合体は、未処理のセパレータ(比較例 1)を含む複合体に関する約 9 . 7 分と比較して、 1 6 8 分を超える透気時間を有した。

#### [0155]

この実施例では、上記イオン伝導体(リチウムオキシスルフィド)層の付着前にプラズマを用いるセパレータの表面の前処理により、未処理セパレータを含む複合体(比較例 1)と比較して、上記複合体の透気時間が増加されたことを示す。

#### [ 0 1 5 6 ]

## 比較例1

以下は、セパレータに不十分に結合されたイオン伝導体層を説明する比較例である。 上記イオン伝導体層の付着前に、上記セパレータをプラズマで処理しなかった以外は、

実施例1に記載された方法を用いて、イオン伝導体 セパレータ複合体を形成した。

上記イオン伝導体 セパレータ複合体はテープ試験に合格しなかったが、これはセパレータからのイオン伝導体層の剥離を実証する。

 $1 \mu m$ のセラミックの厚さで、Gurley試験(TAPPIStandardT536 om - 12)によって測定された透気時間が 9 . 7 分未満であった。

## [0157]

## 実施例2

この実施例では、リチウム 硫黄電気化学電池における、実施例1のイオン伝導体 セパレータ複合体の形成および性能を示す。

## [0158]

実施例1のイオン伝導体(リチウムオキシスルフィド)でコーティングしたセパレータを、金属リチウム(上記リチウムオキシスルフィド層の上に付着された25µm以下のリチウム)で真空コーティングした。リチウムアノードを、リチウムオキシスルフィドでコーティングしたセパレータで保護し、リチウム 硫黄電池セルに組み立てた。

#### [0159]

カソードには、55重量%の硫黄、40重量%のカーボンブラックおよび5重量%のポリビニルアルコールバインダーを含有した。硫黄表面負荷率は、約2mg/cm²であった。

## [0160]

活性電極は、16.57cm<sup>2</sup>の合計表面積を被覆した。リチウム 硫黄電池セルを、 16重量%のリチウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド、42重量%のジメトキシエタン、および42重量%の1,3 ジオキソラン溶媒を含有する電解質で充填した。

# [0161]

リチウム硫黄電池セルを、1.7Vに対して3mAで放電し、3mAで充電した。リチウム 硫黄電池セルが2.5Vに達した時、または上記セルが2.5Vに到達できなかった場合、充電時間が15時間を超えた時に、充電を終了した。

#### [0162]

リチウム 硫黄電池セルに30回以上サイクルを行い、サイクル毎に2.5Vに到達する能力を示し、リチウムオキシスルフィド層がポリスルフィドシャトルからリチウムを保

10

20

30

40

護するバリアとして十分に役割を果たすことを実証した。 1 0 充電サイクル後に解体検査した複数の電池はリチウムオキシスルフィド層に欠陥を示さず、リチウムオキシスルフィド層の上へのリチウム金属析出の証拠を示さなかった。すべてのリチウムを、リチウムオキシスルフィド層の下に付着させた。解体検査により、サイクル後もセラミックおよびセパレータ材料は十分に結合していたことを示した。

## [0163]

#### 比較例2

この比較例では、リチウム 硫黄電気化学電池における、比較例1のイオン伝導体 セパレータ複合体の形成および性能を示す。

#### [0164]

比較例1のイオン伝導体 セパレータ複合体の上に真空蒸着したリチウムを有するアノードを、リチウム 硫黄電池セルに組み立て、実施例2と同様に試験した。

## [0165]

これらのセルは、30サイクルを超えて2.5Vまで充電することができなかった。代わりに、充電時間は15時間以上であり、充電電圧が2.37~2.41Vでのレベルであった。これらの結果により、サイクル時にリチウムがポリスルフィドシャトルから保護されなかったことを実証した。解体検査により、リチウムオキシスルフィド層が欠陥を有し、リチウムの実質的な部分(表面積の20~30%)が、この層の上に付着されたことを示した。

## [0166]

#### 実施例3

この実施例では、透気試験(Gurley試験)によって示されるように、(実施例1に記載された方法と同様に製造された)イオン伝導体 セパレータ複合体の流体に対するバリアとして作用する能力を実証する。各試料は、 $0.1 \sim 0.5 \mu m$ の範囲の細孔径を有する  $25 \mu m$ の厚さのセパレータ、および上記セパレータの上にリチウムオキシスルフィドのコーティングを含んでいた。試料 1、2、3、および 6 は、リチウムオキシスルフィドの添加前にプラズマ処理したセパレータを含んだ。試料 4、5、および 7 は、リチウムオキシスルフィド層の添加前に処理されていないセパレータを含んだ。

## [0167]

図 5 は、プラズマ処理されたおよび未処理のセパレータを含む複合体に関して、イオン伝導体層の厚さに対する透気時間を示すグラフ図である。上記図は、リチウムオキシスルフィドの添加前に未処理であったセパレータを含む複合体(サンプル 4 、 5 、および 7 )と比較して、リチウムオキシスルフィドのコーティングを適用する前にセパレータのプラズマ処理による透気時間の改善、即ち、試料 1 、 2 、 3 および 6 を強調している。

## [0168]

この実施例では、上記オキシスルフィドの付着の前に、上記オキシスルフィド層とセパレータとの間に十分な結合を促進する、セパレータの表面にプラズマ処理を施す際に、透気時間が一般に増加することを示す。プラズマ処理を施さないことにより、上記オキシスルフィド層の層間剥離をもたらし、それによって、より悪いバリア特性を引き起こす。この実施例ではまた、最高の透気時間(および、それによって、強化されたバリア特性)は、0.5μmの厚さを有するリチウムオキシスルフィド層(試料 1)を用いて達成されたことを示している。このデータにより、薄いリチウムオキシスルフィド層と最高の透気時間を示すプラズマ処理されたセパレータ(および、それによって、強化されたバリア特性)とを組み合わせて、より薄いリチウムオキシスルフィド層は、一般的に、より厚いリチウムオキシスルフィド層を有する複合体に比べて、改善されたバリア特性につながることを示唆している。

#### [0169]

本発明のいくつかの態様が本明細書中に記載および例示されたが、当業者は、機能を実行し、および / または結果および / または前述の 1 つ以上の利点を得るための様々な他の手段および / または構造体を容易に予測し、そのような変形および / または改良はそれぞ

10

20

30

40

20

30

40

50

れ、本発明の範囲内であるとみなされる。より一般的に、当業者は、本明細書中に記載の全てのパラメータ、寸法、材料、および構成が例示であることを意味することを容易に理解し、実際のパラメータ、寸法、材料、および/または構成は、そのために本発明の教示が用いられる特定の用途に依存することを容易に理解する。当業者は、日常的な実験のみを用いて、本明細書中に記載された本発明のいくらかの態様に対する多くの同等物を認識し、または確認することができる。従って、前述の態様は、例示のためだけに示され、かつ添付の特許請求の範囲およびその同等物の範囲内で、本発明は、具体的に説明された、かいた。本発明は、本明細書中に記載された、個々の特徴、システム、物品、材料、キット、および/または方法に関する。また、2つ以上のそのような特徴、システム、物品、材料、キット、および/または方法が互いに矛盾しない場合には、本発明の範囲内に包含されている。

# [0170]

明細書中および特許請求の範囲において使用されるように、不定冠詞「a」および「an」は、明確に示されない限り、「少なくとも1つ」を意味すると解されるべきである。

#### [0171]

明細書中および特許請求の範囲において使用されるように、句「および / または」は、結合した要素、即ち、ある場合には結合して存在し、他方で分離して存在する要素の「いずれかまたは両方」を意味すると解されるべきである。明確に示されない限り、具体的に識別されたそれらの要素に関連するかまたは関連しないかを、「および / または」の文節によって具体的に識別された要素以外に、他の要素が任意に存在してもよい。従って、非限定的な例として、「Aおよび / または B」は、「~を含む」などのオープンエンドの語と合わせて使用される場合、1つの態様において、Bなしの A(任意に B以外の要素を含む);別の態様において、Aなしの B(任意に A以外の要素を含む);更に別の態様において、Aおよび Bの両方(任意に他の要素を含む);などを意味する。

## [0172]

明細書中および特許請求の範囲において使用されるように、「または」は、上記定義した「および / または」と同じ意味を有すると解されるべきである。例えば、1つのリスト中の項目を分離する場合、「または」または「および / または」は包括的である、即ち、多くの要素または要素のリストの、1つより多いも含む少なくとも1つ、任意に、リストに挙げられていない更なる項目を含むと解釈されるべきである。明確に示されている項目のみ、例えば、「~の内の1つのみ」または「~の内の正確に1つ」、或いは特許請求の範囲において使用される場合の「~から成る」は、多くの要素または要素のリストのの正確に1つを含むことを意味する。一般的に、本明細書中で用いられる用語「または」のは、「どちらか」、「~の内の1つ」、「~の内の1つのみ」または「~の内の正確に1つ」などの排他性を有する用語が先行する場合、排他的選択肢(即ち、「一方、または両方でない他方」)を示すものとして解釈されるのみである。特許請求の範囲において使用される場合の「本質的に~から成る」は、特許法の分野で使用されるようなその通常の意味を有する。

# [0173]

明細書中および特許請求の範囲において使用されるように、1つ以上の要素の1つのリストに関する語句「少なくとも1つ」は、要素のリスト中の1つ以上の要素から選択される少なくとも1つの要素を意味すると解されるべきであるが、要素のリスト内に具体的に挙げられたそれぞれの要素の少なくとも1つを必ずしも含んでおらず、かつ要素のリスト中の要素どうしの組み合わせを必ずしも除外しない。この定義はまた、語句「少なくとも1つ」が、具体的に識別されたそれらの要素に関連するかまたは関連しないかを意味する要素のリスト内で具体的に識別された要素以外に、要素が任意に存在してもよいことを可能にする。従って、非限定的な例として、「AおよびBの少なくとも1つ」(同等に、「AおよびノまたはBの少なくとも1つ」、或いは同等に、「AおよびノまたはBの少なくとも1つ

」)は、1つの態様において、任意に1つより多いことを含む少なくとも1つ、Bが存在しないA(任意にB以外の要素を含む);別の態様において、任意に1つより多いことを含む少なくとも1つ、Aが存在しないB(任意にA以外の要素を含む);更に別の態様において、任意に1つより多いことを含む少なくとも1つ、Aおよび任意に1つより多いことを含む少なくとも1つ、B(任意に他の要素を含む);などを意味することができる。【0174】

明細書中と同様に特許請求の範囲において、このような「~を含有する(comprising)」、「~を含む(including)」、「~を有する(carrying)」、「~を有する(having)」、「~を含有する(containing)」、「~を含む(involving)」、「~を含む(holding)」などのすべての移行句は、オープンエンドである、即ち、それらに限定されないが含むことを意味すると解される。移行句「~から成る」および「本質的に~から成る」だけは、「Unitedstates Patent Office Manual of Patent Examining Procedures,Section 2111.03」に記載されているように、それぞれクローズまたはセミクローズな移行句である。

#### 【符号の説明】

## [0175]

101 ... 電気化学電池

102 ... 第1電極

104 ... 第2電極

106、500 ... セパレータ

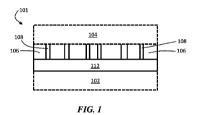
108 ... 細孔

1 1 2 、 5 0 5 ... イオン伝導体

5 0 4 ... 構造体

5 1 0 ... 電気活性材料

# 【図1】



# 【図2】



FIG. 2

# 【図3】

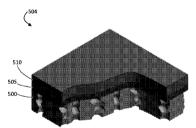
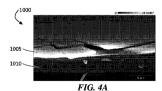


FIG. 3

## 【図4A】



【図4B】

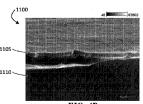
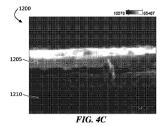


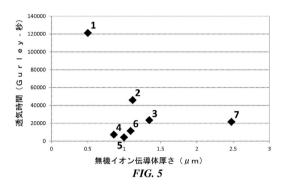
FIG. 4B

10

# 【図4C】



# 【図5】



#### フロントページの続き

(51) Int.CI. F I

H 0 1 M 4/38 (2006.01) H 0 1 M 2/16 M H 0 1 M 10/052 (2010.01) H 0 1 M 4/40 H 0 1 M 4/38 Z H 0 1 M 10/052

(72)発明者 ユーリー・ブイ・ミハイリク

アメリカ合衆国85748アリゾナ州ツーソン、イースト・コビントン・ストリート10255番

(72)発明者 トレイシー・アール・ケリー アメリカ合衆国 8 5 7 4 8 アリゾナ州ツーソン、イースト・ワイルドファイア・ドライブ 1 0 5 4 1 番

(72)発明者 デイビッド・チャイルド アメリカ合衆国85743アリゾナ州ツーソン、ウエスト・アイアンウッド・リザーブ・コート7980番

(72)発明者 チャリクリー・スコーディリス - ケリー アメリカ合衆国85748アリゾナ州ツーソン、イースト・ワイルドファイア・ドライブ1054 1番

(72) 発明者 ベロニカ・ジー・バイナー アメリカ合衆国 8 5 7 3 7 アリゾナ州ツーソン、ノース・オラクル・ロード 1 0 3 3 3 番

(72)発明者バラ・サンカランアメリカ合衆国48317ミシガン州シェルビー・タウンシップ、チェストナット・コート45226番

(72)発明者ヨハン・テア・マートドイツ68163マンハイム、デューラーシュトラーセ101番

(72)発明者 リュディガー・シュミットドイツ33098パーダーボルン、アム・バーンアインシュニット58番

(72)発明者 ホルガー・シュナイダー ドイツ67056ルートヴィヒスハーフェン、カール - ボッシュ - シュトラーセ38番

(72)発明者 クラウス・ライトナー ドイツ 6 7 0 5 9 ルートヴィヒスハーフェン、ダンツィガー・プラッツ 3 番

(72)発明者 イェルン・クリッシュ ドイツ69214エッペルハイム、フランツ - ホルツマン - シュトラーセ22番

(72)発明者 マリナ・ザフォント - ゼンペレ ドイツ67061ルートヴィヒスハーフェン、フォンターネシュトラーセ6番

#### 審査官 式部 玲

(56)参考文献 米国特許出願公開第2006/0177732(US,A1)

特開2010-050076(JP,A) 特開2005-142156(JP,A) 特表2006-503416(JP,A) 特表2009-544121(JP,A) 特開2011-168935(JP,A)

(58)調査した分野(Int.CI., DB名)

H 0 1 M 2 / 1 6 H 0 1 M 1 0 / 0 5 - 1 0 / 0 5 8 H 0 1 M 4 / 0 0 - 4 / 6 2 H01B 1/06